



OSP-11211

③

45

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年 6月29日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-197800

出 願 人

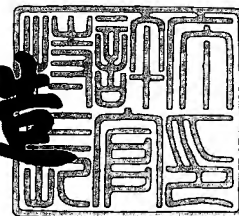
Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社

2001年 7月 9日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3064015

【書類名】 特許願

【整理番号】 J0086051

【提出日】 平成13年 6月29日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H05B 33/10

【発明の名称】 有機 E L 表示体の製造方法、半導体素子の配置方法、半導体装置の製造方法、電気光学装置の製造方法、電気光学装置、および電子機器

【請求項の数】 30

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 野澤 陵一

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 木村 睦

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 井上 聡

【特許出願人】

【識別番号】 000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100089037

【弁理士】

【氏名又は名称】 渡邊 隆

【代理人】

【識別番号】 100064908

【弁理士】

【氏名又は名称】 志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】 100110364

【弁理士】

【氏名又は名称】 実広 信哉

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008707

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9910485

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 有機 E L 表示体の製造方法、半導体素子の配置方法、半導体装置の製造方法、電気光学装置の製造方法、電気光学装置、および電子機器

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 有機 E L 素子とこの有機 E L 素子を駆動する半導体素子とを表示用基板上に備えた有機 E L 表示体の製造方法において、

前記半導体素子を有する単位ブロックを、表示用基板の所定位置に配置する工程を有することを特徴とする有機 E L 表示体の製造方法。

【請求項 2】 単位ブロックは、前記半導体素子を複数個並列に単結晶半導体基板に形成し、この基板を分割することにより形成されたものである請求項 1 記載の有機 E L 表示体の製造方法。

【請求項 3】 表示用基板の所定位置に、単位ブロックの形状に合わせた形状の凹部を設け、液体中でこの凹部に単位ブロックを嵌め込むことにより、単位ブロックを表示用基板の所定位置に配置する請求項 1 または 2 記載の有機 E L 表示体の製造方法。

【請求項 4】 厚さ方向に貫通する穴を表示用基板の所定位置に設け、表示用基板の一方の面側の圧力を他方の面側の圧力より高くするか前記穴に流体を通して、表示用基板の一方の面の前記穴の位置に単位ブロックを導くことにより、単位ブロックを表示用基板の所定位置に配置する請求項 1 または 2 記載の有機 E L 表示体の製造方法。

【請求項 5】 前記穴を利用して配線を行う請求項 4 記載の有機 E L 表示体の製造方法。

【請求項 6】 クーロン引力により単位ブロックを表示用基板の所定位置に導いて配置する請求項 1 または 2 記載の有機 E L 表示体の製造方法。

【請求項 7】 有機 E L 素子の材料を、表示用基板上の画素位置に対応させてインクジェット法で配置することを特徴とする請求項 1 乃至 6 のいずれか 1 項に記載の有機 E L 表示体の製造方法。

【請求項 8】 表示用基板上に形成する配線をインクジェット法で形成することを特徴とする請求項 1 乃至 7 のいずれか 1 項に記載の有機 E L 表示体の製造

方法。

【請求項 9】 駆動方式はアクティブマトリックス方式である請求項 1 乃至 8 のいずれか 1 項に記載の有機 E L 表示体の製造方法。

【請求項 1 0】 表示用基板上には、走査線、信号線、および電源線と、これらの配線の単位ブロック内の配線との接続用端子とを予め形成し、単位ブロックには、表示用基板上に配置したときにこれらの端子と接触する位置に、表示用基板上の配線との接続用端子を予め形成した後に、単位ブロックを表示用基板の所定位置に配置する請求項 9 記載の有機 E L 表示体の製造方法。

【請求項 1 1】 単位ブロックは、隣接する複数の有機 E L 素子を駆動するための複数の半導体素子を有する請求項 9 記載の有機 E L 表示体の製造方法。

【請求項 1 2】 単位ブロックの平面形状を多角形とし、この多角形の中心を回転中心とした回転対称となるように、各有機 E L 素子用の複数の端子を配置する請求項 1 1 記載の有機 E L 表示体の製造方法。

【請求項 1 3】 単位ブロックの平面形状を長方形とし、この長方形の長辺と平行な中心線および短辺と平行な中心線の両方に対して線対称となるように、各有機 E L 素子用の複数の端子を配置する請求項 1 1 記載の有機 E L 表示体の製造方法。

【請求項 1 4】 単位ブロックの平面形状を多角形として、この多角形の各対角線に沿って各有機 E L 素子用毎の複数の端子を配置し、且つ各対角線上での端子位置が同じ端子で同じとなるように配置する請求項 1 1 記載の有機 E L 表示体の製造方法。

【請求項 1 5】 前記多角形は正多角形である請求項 1 2 または 1 4 記載の有機 E L 表示体の製造方法。

【請求項 1 6】 表示用基板上に、赤色発光、青色発光、緑色発光の 3 個の隣接する有機 E L 素子を一組として、複数組配置するとともに、

3 個の有機 E L 素子を駆動するための半導体素子を有する単位ブロックを、各組毎に、3 個の有機 E L 素子の中心となる位置に配置する請求項 1 1 記載の有機 E L 表示体の製造方法。

【請求項 1 7】 表示用基板上に、赤色発光、青色発光、緑色発光の各 2 個

ずつ 6 個の隣接する有機 E L 素子を一組として、複数組配置するとともに、

6 個の有機 E L 素子を駆動するための半導体素子を有する単位ブロックを、各組毎に、6 個の有機 E L 素子の間の位置に配置する請求項 1 1 記載の有機 E L 表示体の製造方法。

【請求項 1 8】 半導体素子を有する単位ブロックを基板の所定位置に配置する半導体素子の配置方法において、

厚さ方向に貫通する穴を基板の所定位置に設け、この基板の一方の面側の圧力を他方の面側の圧力より高くするか前記穴に流体を通して、この基板の一方の面の前記穴の位置に、単位ブロックを導くことを特徴とする半導体素子の配置方法。

【請求項 1 9】 半導体素子を有する単位ブロックを基板の所定位置に配置する半導体素子の配置方法において、

クーロン引力により単位ブロックを基板の所定位置に導くことを特徴とする半導体素子の配置方法。

【請求項 2 0】 半導体素子を有する単位ブロックを基板の所定位置に配置する工程を有する半導体装置の製造方法において、

基板上に形成する配線をインクジェット法で形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 2 1】 半導体素子を有する単位ブロックを基板の所定位置に配置する工程を有する半導体装置の製造方法において、

基板上には、配線と、この配線の単位ブロック内の配線との接続用端子とを予め形成し、単位ブロックには、基板上に配置したときに基板上の端子と接触する位置に、基板上の配線との接続用端子を予め形成した後に、単位ブロックを基板の所定位置に配置することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 2 2】 複数の半導体素子を有する単位ブロックを基板の所定位置に配置する工程を有する半導体装置の製造方法において、単位ブロックの平面形状を多角形とし、この多角形の中心を回転中心とした回転対称となるように、各半導体素子用の複数の端子を配置する半導体装置の製造方法。

【請求項 2 3】 複数の半導体素子を有する単位ブロックを基板の所定位置に配置する工程を有する半導体装置の製造方法において、

単位ブロックの平面形状を長方形とし、この長方形の長辺と平行な中心線および短辺と平行な中心線の両方に対して線対称となるように、各半導体素子用の複数の端子を配置する半導体装置の製造方法。

【請求項 2 4】 複数の半導体素子を有する単位ブロックを基板の所定位置に配置する工程を有する半導体装置の製造方法において、

単位ブロックの平面形状を多角形として、この多角形の各対角線に沿って各半導体素子用毎の複数の端子を配置し、且つ各対角線上での端子位置が同じ端子で同じとなるように配置する半導体装置の製造方法。

【請求項 2 5】 前記多角形は正多角形である請求項 2 2 または 2 4 記載の有機 E L 表示体の製造方法。

【請求項 2 6】 少なくとも各画素毎に 2 枚の電極に挟まれた発光層が形成され、前記発光層が半導体素子により駆動されるアクティブマトリックス型有機 E L 表示体の製造工程において、半導体素子を基板上で作成し、前記半導体素子を前記基板上から切り離し単位ブロック毎に分割し、他の基板上に前記半導体素子の前記単位ブロックを配置させることを特徴とするアクティブマトリックス型有機 E L 表示体の製造方法。

【請求項 2 7】 電気光学素子とこの電気光学素子を駆動する半導体素子とを表示用基板上に備えた電気光学装置の製造方法において、

前記半導体素子を有する単位ブロックを、表示用基板の所定位置に配置する工程を有することを特徴とする電気光学装置の製造方法。

【請求項 2 8】 電気光学素子とこの電気光学素子を駆動する半導体素子とを表示用基板上に備えた電気光学装置において、

前記半導体素子を有する駆動回路を備えた単位ブロックが、表示用基板の所定位置に配置されたことを特徴とする電気光学装置。

【請求項 2 9】 前記単位ブロックを平面視した際の中心を回転中心とした回転対称となるように、前記単位ブロックに各電気光学素子用の複数の端子が配置されていることを特徴とする請求項 2 8 に記載の電気光学装置。

【請求項 3 0】 請求項 2 8 または 2 9 に記載の電気光学装置を備えたことを特徴とする電子機器。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、有機 E L（エレクトロルミネッセンス）表示体の製造方法および半導体素子の配置方法に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

有機 E L 素子を画素に対応させて備える有機 E L 表示体は、高輝度で自発光であること、直流低電圧駆動が可能であること、応答性が高速であること、固体有機膜による発光であることから、表示性能に優れているとともに、薄型化、軽量化、低消費電力化が可能であるため、将来的に液晶表示体に代わるものとして期待されている。

【 0 0 0 3 】

特に、駆動方式がアクティブマトリックス方式であるアクティブマトリックス型有機 E L 表示体は、画素毎にトランジスタと容量を備えているため、高輝度での高精細化が可能であり、多階調化や表示体の大型化に対応できる。

これまでに提案されているアクティブマトリックス型有機 E L 表示体の一例を図 1 9 に示す。この図は、一つの画素とその周囲に配置されたこの画素の駆動用素子等を示す。このアクティブマトリックス型有機 E L 表示体では、有機 E L 素子からなる画素 3 5 毎に、スイッチングトランジスタ 3 4、ドライビングトランジスタ 3 7、容量 3 6 を備えている。これらの素子は信号線 3 1、電源線 3 2、走査線 3 3、容量線 3 8 で駆動回路に接続されている。なお、符号 1 9 は画素 3 5 用の電極である。複数個のトランジスタを用いる目的は、オフ電流の改善、高電圧をトランジスタに印加することによる特性劣化の低減等、信頼性を向上するためである。

【 0 0 0 4 】

このアクティブマトリックス型有機 E L 表示体では、スイッチングトランジス

タ 3 4 により画素の選択を行い、ドライビングトランジスタ 3 7 により画素 3 5 である有機 E L 素子を設定された輝度で発光させる。これらのトランジスタとしては、透明で大面積の基板上に有機 E L 表示体を形成するために、ガラス基板に形成可能な低温多結晶シリコン膜を活性層とする薄膜トランジスタを使用することが提案されている。

【 0 0 0 5 】

そして、Conductance Control 方式 (T. Shimoda, M. Kimura, et al., Proc. Asia Display 98, 217、M. Kimura, et al., IEEE Trans. Elec. Dev., 46, 2282 (1999)、M. Kimura, et al., Proc. IDW99, 171) の有機 E L 表示体では、有機 E L 素子の発光強度の制御を、薄膜トランジスタをなす多結晶シリコン層の電気伝導度を変化させることにより行う。

【 0 0 0 6 】

この方式の有機 E L 表示体では、薄膜トランジスタの特性にばらつきがあるために、有機 E L 素子に供給される電流にばらつきが生じて、発光輝度の均一性が悪くなる恐れがある。薄膜トランジスタの電流値を変化させて、例えば 2 5 6 階調の輝度レベルを大面積表示体で実現するためには、薄膜トランジスタ等のスイッチング素子により、有機 E L 素子の電流値を 0. 5 % 以内の正確さで制御する必要がある。しかしながら、現状の低温多結晶シリコン薄膜を活性層とするトランジスタでは、中間電圧印加時の電流値のばらつきが大きいため、2 5 6 階調の輝度レベルを十分制御することは難しい。

【 0 0 0 7 】

これに対して、単結晶半導体を活性層とするトランジスタは、特性のばらつきは少ないが、通常、6 0 0 ℃ 以上の高温プロセスで作製されるため、大面積の透明基板として現在使用可能なガラス基板等の上に形成することは困難である。また、単結晶シリコン基板等の不透明な単結晶半導体基板は、透明性が要求される有機 E L 表示体の基板として用いることはできない。

【 0 0 0 8 】

また、図 1 9 の構造のアクティブマトリックス型有機 E L 表示体では、画素部 3 5 である有機 E L 素子からの光が、4 本の配線 3 1 ~ 3 3, 3 8、2 つのトラ

ンジスタ 34, 37、および容量 36 により遮断されるため、開口率が 10% 程度と小さい。したがって、アクティブマトリックス型有機 EL 表示体の開口率を向上するためには、薄膜トランジスタあるいは配線の領域を少なくする必要がある。

【0009】

さらに、表示体の大面積化に関しては、現状のアモルファスシリコントランジスタ搭載アクティブマトリックス型液晶ディスプレイでは、1 m×1 m 程度の大きさが上限である。アクティブマトリックス型有機 EL 表示体では、低温多結晶シリコン膜を活性層とする薄膜トランジスタを用いているが、従来の製造技術では、真空装置等の製造装置の大きさが限定されるため、液晶ディスプレイと同様に 1 m×1 m 程度の大きさが限界であると考えられる。

【0010】

一方、多結晶シリコン薄膜を活性層とする薄膜トランジスタを備えた有機 EL 表示体において、薄膜トランジスタと有機 EL 素子は以下のようにして製造される。

先ず、図 20 (a) ~ (d) の工程によって、ガラス基板 11 上に薄膜トランジスタを形成する。

【0011】

この薄膜トランジスタ製造工程としては、先ず、ガラス基板 11 上に、 SiH_4 を用いた PECVD 法や Si_2H_6 を用いた LPCVD 法により、アモルファスシリコンを成膜する。次に、エキシマレーザー等によるレーザー照射法または固相成長法によって、このアモルファスシリコンを再結晶化させて、多結晶シリコン膜 12 とする。図 20 (a) はこの状態を示す。次に、この多結晶シリコン膜 12 をパターニングした後、ゲート絶縁膜 13 を成膜し、さらにその上に成膜およびパターニングによってゲート電極 14 を形成する。図 20 (b) はこの状態を示す。

【0012】

次に、リンやボロンなどの不純物を、ゲート電極 14 を用いて自己整合的に多結晶シリコン膜 12 に打ち込む。これにより、ゲート電極 14 の両側にソース・

ドレイン領域15を形成し、CMOSFETを形成する。次に、第1層間絶縁膜16を成膜し、この絶縁膜にコンタクトホールを開けた後、ソース・ドレイン電極17を成膜およびパターニングによって形成する。図20(c)はこの状態を示す。次に、第2層間絶縁膜18を成膜し、この絶縁膜にコンタクトホールを開けた後、ITO電極(画素用電極)19を成膜およびパターニングによって形成する。図20(d)はこの状態を示す。

【0013】

次に、図21(a)に示すように、第2層間絶縁膜18の上に密着層21を成膜して、ITO電極(画素用電極)19の上の画素領域に開口部を形成する。次に、この密着層21の上に層間層22を成膜して、密着層21の開口部の上に開口部を形成する。

次に、酸素プラズマやCF₄プラズマ等を用いたプラズマ処理を行うことにより、ITO電極(画素用電極)19上の開口部の表面の濡れ性を良好にする。その後、この開口部内に有機EL素子を構成する正孔注入層23と発光層24を形成する。これらの層は、スピコート法、スキージ塗り法、インクジェット法等の液相プロセス、またはスパッタリング法や蒸着法等の真空プロセスによって形成される。特開平10-12377号公報には、インクジェット法により有機EL材料を形成および配列することで、赤、青、緑の発光色を備える有機発光層を画素毎に任意にパターニングできることが記載されている。

【0014】

次に、図21(b)に示すように、発光層24の上に陰極25をなす金属薄膜を形成した後、封止剤26で封止する。陰極25用の金属としては、仕事関数を小さくする目的でアルカリ金属またはアルカリ土類金属が添加された金属を使用する。

なお、密着層21は、基板と層間層22との密着性を向上すること、および正確な発光面積を得ることを目的として設ける。また、層間層22を設ける目的の一つは、ゲート電極14、ソース・ドレイン電極17から陰極25を遠ざけることによって、寄生容量を低減することである。層間層22を設けるもう一つの目的は、液相プロセスで正孔注入層23や発光層24を形成する際に、表面の濡れ

性を制御して、正確なパターニングがなされるようにすることである。

【0015】

このように、従来の有機EL表示素子の製造方法においては、トランジスタ形成のために、表示用基板全面に対する薄膜形成と、パターニングによって不要部分の薄膜形成材料を除去することが繰り返されている。特に、有機EL素子部分および配線部分の薄膜形成材料は大きく除去されるため、資源の有効活用の点で改善の余地がある。

【0016】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、上述したような従来技術の問題点に着目してなされたものであり、本発明の第1の課題は、特性のばらつきの少ないトランジスタ（単結晶半導体を活性層とするトランジスタ）が大面積の透明基板上に形成された有機EL表示体を得ることである。

【0017】

本発明の第2の課題は、アクティブマトリックス型有機EL表示体の開口率を向上することである。

本発明の第3の課題は、有機EL表示体の製造工程での薄膜形成材料の除去量を少なくすることである。

本発明の第4の目的は、1m×1m以上の大きな有機EL表示体を容易に得ることができるようにすることである。

【0018】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために、本発明は、有機EL素子とこの有機EL素子を駆動する半導体素子とを表示用基板上に備えた有機EL表示体の製造方法において、前記半導体素子を有する単位ブロックを、表示用基板の所定位置に配置する工程を有することを特徴とする有機EL表示体の製造方法を提供する。この単位ブロックは、例えば、前記半導体素子を複数個並列に単結晶半導体基板やその他の基板に形成し、この基板を分割することにより形成される。あるいは、市販の単位ブロックを購入して使用してもよい。

【 0 0 1 9 】

この方法では、有機 E L 素子を駆動する半導体素子を表示用基板上に直接形成するのではなく、この半導体素子を有する単位ブロックを表示用基板の所定位置に配置する。そのため、半導体素子が単結晶半導体基板に形成されている単位ブロックを用いることにより、耐熱性の低いガラス基板等の上に、単結晶半導体を活性層とするトランジスタ（特性のばらつきが少ないトランジスタ）を配置することができる。これにより、大面積の透明基板上に特性のばらつきの少ないトランジスタが形成された有機 E L 表示体が得られる。

【 0 0 2 0 】

また、この方法によれば、用意した単位ブロックを検査し、不良品を除いて良品のみを表示用基板上に配列することによって、表示体を形成した後のスループットが改善される。これにより、信頼性の高い有機 E L 表示体を効率的に得ることができる。

また、単結晶半導体を活性層とするトランジスタは、低温多結晶シリコン薄膜を活性層とするトランジスタと比べて、素子の大きさを小さくできる。これにより、半導体素子の占有面積を小さくして、アクティブマトリックス型有機 E L 表示体の開口率を向上することができる。また、単位ブロックの製造工程では大面積の基板を用いる必要がないため、薄膜形成工程やエッチング工程等で使用する装置が小型化できる。

【 0 0 2 1 】

また、半導体素子が単位ブロックに形成されていることから表示用基板上で半導体素子を形成しないため、従来の方法のように、半導体素子形成のために有機 E L 素子部分等の無駄に形成しては除去していた薄膜が、初めから成膜されない。そのため、従来の方法と比較して、有機 E L 表示体の製造工程での薄膜形成材料の除去量が少なくなる。

【 0 0 2 2 】

このように製造装置を小型化でき製造工程での材料を節約できるために、有機 E L 表示体の製造コストを低減することができる。

本発明で、単位ブロックを表示用基板の所定位置に配置する方法としては、次

の3つの方法が挙げられる。また、これらの方法を2つ以上併用してもよい。

第1の方法では、表示用基板の所定位置に、単位ブロックの形状に合わせた形状の凹部を設け、液体中でこの凹部に単位ブロックを嵌め込むことにより、単位ブロックを表示用基板の所定位置に配置する。

【0023】

第2の方法では、厚さ方向に貫通する穴を表示用基板の所定位置に設け、表示用基板の一方の面側の圧力を他方の面側の圧力より高くするか前記穴に流体を通して、表示用基板の一方の面の前記穴の位置に単位ブロックを導くことにより、単位ブロックを表示用基板の所定位置に配置する。

第3の方法では、クーロン引力により単位ブロックを表示用基板の所定位置に導いて配置する。この際、表示用基板の所定位置と単位ブロックを互いに反対符号の電荷に帯電させるか、または、表示用基板の所定位置と単位ブロックのうちの一方を帯電させることにより、表示用基板の所定位置と単位ブロックとの間にクーロン引力を発生させる。

【0024】

本発明の方法では、有機EL素子の材料を、表示用基板上の画素位置に対応させてインクジェット法で配置することが好ましい。また、表示用基板上に形成する配線をインクジェット法で形成することが好ましい。

インクジェット法は、印刷分野で実現されているように、インクジェットのヘッド部の可動領域を広げることにより、例えば1m×1mの表示体に対しても液状材料を所定位置に配置することが容易にできる。これに対して、成膜とエッチング等によるパターニングとによって有機EL素子の形成および配線の形成を行う方法では、製造工程に必要な真空装置等の装置の大きさによって、製造可能な表示体の大きさが制限される。

【0025】

本発明の方法は、駆動方式がアクティブマトリックス方式である場合、すなわちアクティブマトリックス型有機EL表示体の場合に、好適に適用される。

アクティブマトリックス型有機EL表示体の場合、画素をなす各有機EL素子は、走査線、信号線、および電源線等の配線によって接続される。この場合、表示

用基板上には、走査線、信号線、および電源線と、これらの配線の単位ブロック内の配線との接続用端子とを予め形成し、単位ブロックには、表示用基板上に配置したときにこれらの端子と接触する位置に、表示用基板上の配線との接続用端子を予め形成した後に、単位ブロックを表示用基板の所定位置に配置することが好ましい。これにより、単位ブロックを表示用基板上に配置した後の配線工程を省略することができる。

【0026】

単位ブロックは、隣接する複数の有機EL素子を駆動するための複数の半導体素子を有することが好ましい。これにより、一つの有機EL表示体に配置する単位ブロック数を少なくすることができるため、コストが低減する。また、単位ブロックの配置箇所が少なくなるため、単位ブロックの配置ミスや、単位ブロック側の端子と表示用基板側の端子を配線で接続する際の配線ミスを少なくすることができる。

【0027】

また、複数の半導体素子を有する単位ブロックの複数の端子の位置関係を、線対称や点対称とすることにより、配線ミスを低減することができる。この端子の配置方法としては以下の方法が挙げられる。

①単位ブロックの平面形状を多角形とし、この多角形の中心を回転中心とした回転対称となるように、各有機EL素子用の複数の端子を配置する。②単位ブロックの平面形状を正多角形とし、この正多角形の中心を回転中心とした回転対称となるように、各有機EL素子用の複数の端子を配置する。

【0028】

③②の方法で、回転移動しても端子配置が変わらない回転角度を、正多角形の辺の数を n とした時に 360° を n で割った値($360^\circ / n$)とする。すなわち、例えば、単位ブロックの平面形状が正方形の場合には 90° ずつ回転させた時に、正五角形の場合には 72° ずつ回転させた時に、正六角形の場合には 60° ずつ回転させた時に、同じ位置に端子が配置されるようにする。

【0029】

④単位ブロックの平面形状を長方形とし、この長方形の長辺と平行な中心線お

よび短辺と平行な中心線の両方に対して線対称となるように、各有機EL素子用の複数の端子を配置する。⑤単位ブロックの平面形状を長方形とし、この長方形の中心を回転中心として 180° 回転させた時に同じ位置に端子が配置されるように、各有機EL素子用の複数の端子を配置する。

【0030】

⑥単位ブロックの平面形状を多角形として、この多角形の各対角線に沿って各有機EL素子用毎の複数の端子を配置し、且つ各対角線上での端子位置が同じ端子で同じとなるように配置する。⑦単位ブロックの平面形状を正多角形として、この正多角形の各対角線に沿って各有機EL素子用毎の複数の端子を配置し、且つ各対角線上での端子位置が同じ端子で同じとなるように配置する。

【0031】

③および⑦の方法によれば、単位ブロックの平面形状に対応させて基板側に形成された凹部に単位ブロックを嵌める際に、単位ブロックをなす正多角形の辺を凹部をなす正多角形のいずれの辺に合わせたとしても、基板上で同じ端子配置となる。すなわち、単位ブロックと凹部とで対応させる正多角形の辺を予め決めておく必要がなく、単位ブロックが凹部に嵌まれば必ず端子配置が合っていることになる。

【0032】

④および⑤の方法によれば、単位ブロックの平面形状に対応させて基板側に形成された凹部に単位ブロックを嵌める際に、単位ブロックをなす長方形の長辺および短辺を、凹部をなす長方形のいずれの長辺および短辺に合わせたとしても、基板上で同じ端子配置となる。すなわち、単位ブロックと凹部とで対応させる辺を予め決めておく必要がなく、単位ブロックが凹部に嵌まれば必ず端子配置が合っていることになる。

【0033】

図22(a)～(d)は、①～③の方法による端子配置の例を示す。図22(e)，(f)は、④または⑤の方法による端子配置の例を示す。図22(e)，(f)において、一点鎖線L1は長方形の長辺と平行な中心線を、一点鎖線L2は長方形の短辺と平行な中心線を示す。図22(a)は、⑥または⑦の方法によ

る端子配置の例でもある。なお、図 2 2 において、符号 3 9 は単位ブロックであり、符号 T は端子である。

【 0 0 3 4 】

単位ブロックの配置方法としては、表示用基板上に、赤色発光、青色発光、緑色発光の 3 個の隣接する有機 E L 素子を一組として、複数組配置するとともに、3 個の有機 E L 素子を駆動するための半導体素子を有する単位ブロックを、各組毎に、3 個の有機 E L 素子の中心となる位置に配置する方法が挙げられる。

単位ブロックの配置方法としては、また、表示用基板上に、赤色発光、青色発光、緑色発光の各 2 個ずつ 6 個の隣接する有機 E L 素子を一組として、複数組配置するとともに、6 個の有機 E L 素子を駆動するための半導体素子を有する単位ブロックを、各組毎に、6 個の有機 E L 素子の間の位置に配置する方法が挙げられる。

【 0 0 3 5 】

単位ブロックの半導体素子が駆動する有機 E L 素子（画素）の数 n に応じて、一つの有機 E L 表示体に配置する単位ブロック数を $1/n$ に減らすことができる。また、この数 n が大きいほど、前述のコストの低減効果、単位ブロックの配置ミスの低減効果、および配線ミスの低減効果が大きくなる。

本発明はまた、半導体素子を有する単位ブロックを基板の所定位置に配置する半導体素子の配置方法において、厚さ方向に貫通する穴を基板の所定位置に設け、この基板の一方の面側の圧力を他方の面側の圧力より高くするか前記穴に流体を通して、この基板の一方の面の前記穴の位置に、単位ブロックを導くことを特徴とする半導体素子の配置方法を提供する。

【 0 0 3 6 】

本発明はまた、半導体素子を有する単位ブロックを基板の所定位置に配置する半導体素子の配置方法において、クーロン引力により単位ブロックを基板の所定位置に導くことを特徴とする半導体素子の配置方法を提供する。この際、基板の所定位置と単位ブロックを互いに反対符号の電荷に帯電させるか、または、基板の所定位置と単位ブロックのうちの一方を帯電させることにより、基板の所定位置と単位ブロックとの間にクーロン引力を発生させる。

【0037】

本発明はまた、半導体素子を有する単位ブロックを基板の所定位置に配置する工程を有する半導体装置の製造方法において、基板上に形成する配線をインクジェット法で形成することを特徴とする半導体装置の製造方法を提供する。

本発明はまた、半導体素子を有する単位ブロックを基板の所定位置に配置する工程を有する半導体装置の製造方法において、基板上には、配線と、この配線の単位ブロック内の配線との接続用端子とを予め形成し、単位ブロックには、基板上に配置したときに基板上の端子と接触する位置に、基板上の配線との接続用端子を予め形成した後に、単位ブロックを基板の所定位置に配置することを特徴とする半導体装置の製造方法を提供する。

【0038】

本発明はまた、複数の半導体素子を有する単位ブロックを基板の所定位置に配置する工程を有する半導体装置の製造方法において、単位ブロックの平面形状を多角形とし、この多角形の中心を回転中心とした回転対称となるように、各半導体素子用の複数の端子を配置する半導体装置の製造方法を提供する。この方法で、前記多角形は正多角形であることが好ましい。

【0039】

本発明はまた、複数の半導体素子を有する単位ブロックを基板の所定位置に配置する工程を有する半導体装置の製造方法において、単位ブロックの平面形状を長方形とし、この長方形の長辺と平行な中心線および短辺と平行な中心線の両方に対して線対称となるように、各半導体素子用の複数の端子を配置する半導体装置の製造方法を提供する。

【0040】

本発明はまた、複数の半導体素子を有する単位ブロックを基板の所定位置に配置する工程を有する半導体装置の製造方法において、単位ブロックの平面形状を多角形として、この多角形の各対角線に沿って各半導体素子用毎の複数の端子を配置し、且つ各対角線上での端子位置が同じ端子で同じとなるように配置する半導体装置の製造方法を提供する。この方法で、前記多角形は正多角形であることが好ましい。

【 0 0 4 1 】

これらの半導体装置の製造方法における「半導体装置」としては、例えば、メモリセルや液晶表示体が挙げられる。また、有機EL表示体の製造方法として説明した、前述の端子配置方法①～⑦は、この半導体装置の製造方法における半導体素子の端子配置方法としても適用できる。

本発明はまた、少なくとも各画素毎に2枚の電極に挟まれた発光層が形成され、前記発光層が半導体素子により駆動されるアクティブマトリックス型有機EL表示体の製造工程において、半導体素子を基板上で作成し、前記半導体素子を前記基板上から切り離し単位ブロック毎に分割し、他の基板上に前記半導体素子の前記単位ブロックを配置させることを特徴とするアクティブマトリックス型有機EL表示体の製造方法を提供する。

【 0 0 4 2 】

本発明の電気光学装置の製造方法は、電気光学素子とこの電気光学素子を駆動する半導体素子とを表示用基板上に備えた電気光学装置の製造方法において、前記半導体素子を有する単位ブロックを、表示用基板の所定位置に配置する工程を有することを特徴とする。

【 0 0 4 3 】

また、本発明の電気光学装置は、電気光学素子とこの電気光学素子を駆動する半導体素子とを表示用基板上に備えた電気光学装置において、前記半導体素子を有する駆動回路を備えた単位ブロックが、表示用基板の所定位置に配置されたことを特徴とする。なお、ここで言う「駆動回路」とは、例えば、表示領域の周辺に配置されて表示領域の各画素に対して画像信号や走査信号等を供給する周辺駆動回路、もしくは各画素を駆動するトランジスタやそれに接続される配線、端子等を含むものである。

【 0 0 4 4 】

さらに、前記単位ブロックを平面視した際の中心を回転中心とした回転対称となるように、前記単位ブロックに各電気光学素子用の複数の端子が配置されていることが望ましい。

【 0 0 4 5 】

本発明によれば、電気光学素子を駆動する半導体素子を表示用基板上に直接形成するのではなく、この半導体素子を有する単位ブロックを表示用基板の所定位置に配置する。そのため、半導体素子が単結晶半導体基板に形成されている単位ブロックを用いることにより、耐熱性の低いガラス基板等の上に、単結晶半導体を活性層とするトランジスタ（特性のばらつきが少ないトランジスタ）を配置することができる。これにより、大面積の透明基板上に特性のばらつきの少ないトランジスタが形成された電気光学装置が得られる。

【0046】

また、用意した単位ブロックを検査し、不良品を除いて良品のみを表示用基板上に配列することによって、表示体を形成した後のスループットが改善される。これにより、信頼性の高い電気光学装置を効率的に得ることができる。

また、単結晶半導体を活性層とするトランジスタは、低温多結晶シリコン薄膜を活性層とするトランジスタと比べて、素子の大きさを小さくできる。また、単位ブロックの製造工程では大面積の基板を用いる必要がないため、薄膜形成工程やエッチング工程等で使用する装置が小型化できる。

【0047】

また、半導体素子が単位ブロックに形成されていることから表示用基板上で半導体素子を形成しないため、従来の方法のように、半導体素子形成のために無駄に形成しては除去していた薄膜が、初めから成膜されない。そのため、従来の方法と比較して、電気光学装置の製造工程での薄膜形成材料の除去量が少なくなる。このように製造装置を小型化でき製造工程での材料を節約できるために、電気光学装置の製造コストを低減することができる。

【0048】

本発明の電子機器は、上記本発明の電気光学装置を備えたことを特徴とするものである。

【0049】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態について説明する。

図1～図6を用いて、本発明の一実施形態に相当する有機EL表示体の製造方

法を説明する。図 1 は、この実施形態の方法で作製された、アクティブマトリックス型有機 EL 表示体の一部を示す平面図である。図 2 は図 1 の A - A 線断面図であり、図 3 は図 1 の B - B 線断面図である。図 4 は単位ブロックの作製方法を説明する図である。図 5 は単位ブロックの配置方法を説明する図である。図 6 は図 1 の C - C 線断面図である。

【 0 0 5 0 】

この表示体では、各画素位置に有機 EL 素子からなる画素 3 5 および画素用電極 1 9 が配置され、各画素 3 5 毎に、駆動用の半導体素子として、スイッチングトランジスタ 3 4、ドライビングトランジスタ 3 7、容量 3 6 を備えている。また、これらの素子は信号線 3 1、電源線 3 2、走査線 3 3、容量線 3 8 により、表示体の周辺部に配置された駆動回路と接続されている。

【 0 0 5 1 】

この表示体は、以下に示すように、ガラス基板（表示用基板）5 2 の所定位置に単位ブロック 3 9 を配置する工程を経て製造されている。また、この表示体は、各画素 3 5 毎に一つの単位ブロック 3 9 を有する。

この単位ブロック 3 9 には、図 2 および 3 に示すように、半導体素子として、スイッチングトランジスタ 3 4、ドライビングトランジスタ 3 7、および容量 3 6 が形成されている。両トランジスタ 3 4、3 7 は、ゲート電極 1 とゲート酸化膜 2 とソース・ドレイン領域 3 を有する MOSFET である。ソース・ドレイン領域 3 は、単結晶シリコン基板 4 1 a の不純物拡散層からなる。容量 3 6 は、単結晶シリコン基板 4 1 a の不純物拡散層からなる導電層 4 と、導電層 4 の上に形成された絶縁層 5 と、絶縁層 5 の上に形成された電極 6 とで構成されている。

【 0 0 5 2 】

また、この単位ブロック 3 9 には、両トランジスタ 3 4、3 7 を接続する配線 5 8 も形成されている。さらに、この単位ブロック 3 9 には、走査線 3 3 との接続用の端子 3 9 C、信号線 3 1 との接続用の端子 3 9 D、電源線 3 2 との接続用の端子 3 9 A、および容量線 3 8 との接続用の端子 3 9 B が形成されている。符号 5 7 は絶縁膜である。

【 0 0 5 3 】

先ず、図4に示すように、この単位ブロック39の微細構造を、シリコンウエハ（単結晶半導体基板）41上に多数個並列に形成する。次に、このシリコンウエハ41を分割線51で分割することにより、多数の単位ブロック39を得る。次に、得られた多数の単位ブロック39を検査して不良品を取り除く。

一方、図5に示すように、ガラス基板（表示用基板）52には、エッチング等の工程により、単位ブロック39を配置する位置に窪み（凹部）54を設けておく。前述の方法で得られた単位ブロック39は、シリコン単結晶の劈開面に沿って端面が斜めに切断される。そのため、ガラス基板52の窪み54の内壁面を、この単位ブロック39の斜面に合わせた形状にしておく。また、単位ブロック39の切断を、ウエハ上面（半導体素子形成面）側が反対面側より広くなるように行い、窪み54の形状をこれに合わせて上面側に広がる形状にすることにより、単位ブロック39は窪み54に嵌まり易くなる。

【0054】

このガラス基板52と単位ブロック39を液体53中に入れ、単位ブロック39をガラス基板52の表面（窪み54が形成されている面）に沿って流動させることにより、単位ブロック39が窪み54に嵌まる。これにより、単位ブロック39がガラス基板52の所定位置に配置される。

次に、この単位ブロック39を含むガラス基板52の表面全体に対して、導電膜の形成とパターニングを行うことにより、信号線31、電源線32、走査線33、および容量線38を形成する。次に、ITO電極（画素用電極）19の形成を行う。

【0055】

なお、単位ブロック39には、シフトレジスタ、ドライバー等の表示体の周辺駆動回路やメモリ、演算論理装置等の機能素子等が形成されていてもよい。

次に、この配線31～33、38および画素用電極19が形成された状態のガラス基板52の上面全体に、図6に示すように、絶縁膜20を形成した後、パターニングを行って画素用電極19の上に画素領域の穴20aを設ける。この穴20a内に正孔注入層23と発光層24を形成する。この正孔注入層23と発光層24が画素（有機EL素子）35を構成する。

【 0 0 5 6 】

正孔注入層 2 3 は、例えば、ポリフェニルビニレンの前駆体であるポリテトラヒドロチオフェニルフェニレンを塗布した後、これを加熱してポリフェニルビニレンとすることにより形成される。発光層 2 4 の材料としては、赤色発光材料としてシアノポリフェニレンビニレン、青色発光材料としてポリフェニレンビニレン、緑色発光材料としてポリアルキルフェニレンが挙げられる。

【 0 0 5 7 】

次に、発光層 2 4 の上に、Li を含む Al からなる陰極 2 5 を、成膜とパターニングを行うことにより形成した後、ガラス基板 5 2 の上面全体を封止剤により封止する。なお、図 1 では陰極 2 5 が省略されている。

このようにして得られたアクティブマトリックス型有機 EL 表示体は、特性のバラツキが少ない単結晶シリコンを活性層とするトランジスタを備えているため、低温多結晶シリコン薄膜を活性層とするトランジスタを備えた従来の表示体と比較して、中間電圧印加時の電流値のばらつきが小さくなって、2 5 6 階調の輝度レベルを十分に制御することが可能となる。

【 0 0 5 8 】

また、このアクティブマトリックス型有機 EL 表示体は、低温多結晶シリコン薄膜を活性層とするトランジスタを備えた従来の表示体と比較して、半導体素子の占有面積が小さいため開口数が大きくなる。

また、この実施形態の方法は、従来の方法で半導体素子形成のために有機 EL 素子部分等の無駄に形成しては除去していた薄膜が、初めから成膜されない。そのため、従来の方法と比較して、有機 EL 表示体の製造工程での薄膜形成材料の除去量が少なくなる。

【 0 0 5 9 】

なお、正孔注入層 2 3 および発光層 2 4 は、スピンコート法、スキージ塗り法、インクジェット法等の液相プロセス、またはスパッタリング法や蒸着法等の真空プロセスのいずれの方法で形成してもよいが、インクジェット法で形成することが好ましい。

図 7 に示すように、インクジェット法では、インク充填領域 6 4 を枠体 6 3 で

区画した後、インクジェット装置のヘッド部 61 を移動させながら、インク充填領域 64 に向けてヘッド部 61 からインク 62 を吐出させることにより、インク充填領域 64 にインク 62 を充填する。

【0060】

インク充填領域 64 に親水性インク（発光層 24 の材料等）を充填する際には、枠体 63 の上部を撥水性とすることによって、ヘッド部 61 のインク充填領域 64 に対する位置合わせ精度をそれ程高くしなくても、インク 62 をインク充填領域 64 内に充填しやすくすることができる。枠体 63 の材料としては例えばポリイミドが用いられる。このポリイミドからなる枠体 63 に対して、酸素あるいはフルオロカーボンガスによるプラズマ処理を行うことにより、枠体 63 の表面を撥水性にすることができる。

【0061】

また、信号線 31、電源線 32、走査線 33 等の配線をインクジェット法で形成することも可能である。この場合には、インク 62 として、導電性材料を含む液状物であって、溶剤の蒸発や加熱硬化等によってインク充填領域 64 内で固体となり得る材料を使用する。このような導電性材料としては、有機金属化合物、金属錯体、導電性有機高分子、導電性有機高分子の前駆体、液状金属、金属微粒子等が挙げられる。

【0062】

このように、有機 EL 素子をなす正孔注入層 23 および発光層 24 と、信号線 31、電源線 32、走査線 33 等の配線をインクジェット法で形成することにより、1m×1m以上の大きなアクティブマトリックス型有機 EL 表示体を容易に得ることができるようになる。

また、次に説明する方法によれば、単位ブロック 39 を表示用基板 52 上に配置した後の配線工程を省略することができる。

【0063】

この方法では、図 8 に示すように、予め表示用基板 52 上に、走査線 33、信号線 31、電源線 32、および容量線 38 と、これらの配線の単位ブロック 39 内の配線との接続用の端子 33a、31a、32a、38a を形成しておく。単

位ブロック 39 には、表示用基板 52 上に配置したときにこれらの端子 33a, 31a, 32a, 38a と接触する各位置に、表示用基板 52 上の各配線との接続用の端子 39A~39D を予め形成しておく。なお、符号 19A は、画素用電極 19 用の端子である。

【0064】

これにより、これらの単位ブロック 39 および表示用基板 52 を用いて、単位ブロック 39 を表示用基板 52 の所定位置に配置すれば、表示用基板 52 の端子 33a, 31a, 32a, 38a と単位ブロック 39 の端子 39A~39D とが、それぞれ対応する端子同士で接触する。これにより、単位ブロック 39 を表示用基板 52 の所定位置に配置するだけで、単位ブロック 39 の半導体素子と表示用基板 52 の配線との接続が終了する。

【0065】

図 9~図 12 を用いて、単位ブロックを表示用基板の所定位置に配置する方法であって、図 5 の方法とは別の実施形態について説明する。

図 9 に示す方法では、表示用基板 52 には、図 5 の方法と同様に、単位ブロック 39 を配置する位置に単位ブロック 39 の形状に合わせた形状の窪み 54 を設ける。これに加えて、この窪み 54 の中心部に、表示用基板 51 を厚さ方向に貫通する穴 55 を設ける。

【0066】

この表示用基板 52 と単位ブロック 39 を液体中または所定気体の雰囲気中に入れ、単位ブロック 39 を表示用基板 52 の表面（窪み 54 が形成されている面）側に落下させると同時に、表示用基板 52 を単位ブロック 39 側に持ち上げることによって、単位ブロック 39 が窪み 54 に嵌まる。これにより、単位ブロック 39 がガラス基板 52 の所定位置に配置される。

【0067】

図 10 に示す方法では、表示用基板 52 には、図 5 の方法と同様に、単位ブロック 39 を配置する位置に単位ブロック 39 の形状に合わせた形状の窪み 54 を設ける。これに加えて、この窪み 54 の中心部に、表示用基板 51 を厚さ方向に貫通する穴 55 を設ける。

この表示用基板 5 2 と単位ブロック 3 9 を液体中または所定気体の雰囲気中に入れ、穴 5 5 を利用して、窪み 5 4 が形成されている面とは反対側から真空ポンプで液体または気体を吸引することにより、窪み 5 4 が形成されている面側の圧力を反対面側の圧力より高くする。これにより、各単位ブロック 3 9 が穴 5 5 の位置に導かれて、ガラス基板 5 2 の所定位置に配置される。

【 0 0 6 8 】

また、図 9 の方法および図 1 0 の方法により形成された表示体は、表示用基板 5 2 の単位ブロック 3 9 が配置されている各位置に穴 5 5 が存在するため、単位ブロック 3 9 の半導体素子からの配線をこの穴 5 5 から裏面に向かわせることができる。これにより、有機 E L 表示体の表面（画素形成面）側に存在する配線の面積を小さくできるため、有機 E L 素子の配線による発光遮断量が低減できる。また、有機 E L 素子の発光面積を大きくすることもできる。

【 0 0 6 9 】

図 1 1 に示す方法では、表示用基板 5 2 の単位ブロック 3 9 を配置する各位置に電極 5 9 を形成し、正に帯電させた単位ブロック 3 9 をこの表示用基板 5 2 の上方に配置する。表示用基板 5 2 の各電極 5 9 を負に帯電させることにより、単位ブロック 3 9 はクーロン引力で各電極 5 9 の位置に導かれる。これにより、各単位ブロック 3 9 がガラス基板 5 2 の所定位置に配置される。

【 0 0 7 0 】

単位ブロック 3 9 の帯電は、静電気発生装置（ベルト等で金属部を擦ることにより、静電気を発生する装置）等を使用して行う。単位ブロック 3 9 の厚さは通常、数 μm ～数百 μm であるため、静電気力によって移動可能である。この配置を行う雰囲気は真空であってもよいし、絶縁性の液体または気体中であってもよい。この方法においては、単位ブロック 3 9 を自由落下させる重力よりも、単位ブロック 3 9 と各電極 5 9 との間のクーロン引力の方が大きくないと、単位ブロック 3 9 は各電極 5 9 に導かれなため、雰囲気の比重を所定値より大きく設定する必要がある。

【 0 0 7 1 】

図 1 2 に示す方法では、レーザープリンタの原理を利用して、クーロン引力に

より単位ブロック 3 9 を表示用基板 5 2 の各位置に導いて配置する。すなわち、単位ブロック 3 9 用のローラー R 1 と表示用基板 5 2 用のローラー R 2 を、所定間隔を開けて対向配置する。表示用基板 5 2 用のローラー R 2 には、表示用基板 5 2 の単位ブロック 3 9 を配置する各位置に対応させた各位置に、電極が形成されている。

【 0 0 7 2 】

ローラー R 1 を正に帯電させて、単位ブロック 3 9 をこのローラー R 1 に沿って移動させる。ローラー R 2 に設けた各電極を負に帯電させて、表示用基板 5 2 をこのローラー R 2 に沿って移動させる。これにより、両ローラー R 1, R 2 が最も接近している位置で、正に帯電した単位ブロック 3 9 が表示用基板 5 2 の負に帯電した各電極位置に飛び移る。

【 0 0 7 3 】

単位ブロックを表示用基板の所定位置に配置する方法としては、これらの方法以外にも、図 1 0 の方法で窪み 5 4 を形成しない方法、図 9 の方法と図 1 1 または図 1 2 の方法とを組み合わせた方法、図 5 の方法と図 1 1 または図 1 2 の方法とを組み合わせた方法、図 1 0 の方法と図 1 1 または図 1 2 の方法とを組み合わせた方法、図 1 0 の方法で窪み 5 4 を形成しない方法と図 1 1 または図 1 2 の方法とを組み合わせた方法等が挙げられる。

【 0 0 7 4 】

図 1 の有機 E L 表示体では、一つの画素 3 5 毎に一つの単位ブロック 3 9 を設けているが、図 1 3 および図 1 4 に示すように、複数の画素 3 5 毎に一つの単位ブロック 3 9 を設けてもよい。図 1 3 の有機 E L 表示体では、4 つの画素用電極 1 9 の中心に一つの単位ブロック 3 9 が配置されている。図 1 4 の有機 E L 表示体では、3 つの画素用電極 1 9 の中心に一つの単位ブロック 3 9 が配置されている。

【 0 0 7 5 】

図 1 3 の有機 E L 表示体では、また、単位ブロック 3 9 の平面形状を正方形とし、この正方形の 4 つの対角線に沿って、4 つの各有機 E L 素子用毎の複数の端子 7 2 a ~ 7 2 e が配置されている。端子 7 2 a は信号線 3 1 用の端子であり、

端子 7 2 b は走査線 3 3 用の端子であり、端子 7 2 c は容量線 3 8 用の端子であり、端子 7 2 d は電源線 3 2 用の端子であり、端子 7 2 e は画素用電極 1 9 用の端子である。また、各対角線上での各端子 7 2 a ~ 7 2 e は、同じ端子で（端子 7 2 a ~ 7 2 e 毎に）対角線の交点からの距離が同じ位置に配置されている。

【 0 0 7 6 】

そのため、例えば、表示用基板 5 2 の 4 カ所に配置された 4 つの単位ブロック 3 9 が、それぞれ単位ブロック 3 9 の中心（対角線の交点）を回転中心として 9 0 ° ずつ回転された状態で配置されていても、表示用基板 5 2 上での各端子 7 2 a ~ 7 2 e の配置は同じとなる。したがって、信号線 3 1、電源線 3 2、走査線 3 3、および容量線 3 8 等の配線を形成する際に、配線ミスを低減することができる。

【 0 0 7 7 】

カラー表示体の場合には、例えば図 1 5 に示すように、表示用基板上に、赤色発光の有機 E L 素子からなる画素 8 1 と、緑色発光の有機 E L 素子からなる画素 8 2 と、青色発光の有機 E L 素子からなる画素 8 3 とを隣接させて一組とし、多数組配置する。また、3 個の画素 8 1 ~ 8 3 をなす有機 E L 素子用の単位ブロック 3 9 を、各組毎に、画素 8 1 ~ 8 3 の中心となる位置に配置する。図 1 4 の 3 つの画素 3 5 を画素 8 1 ~ 8 3 とすれば、図 1 4 は図 1 5 の表示体の一組の画素とこれらの画素用の単位ブロックを示す図に相当する。

【 0 0 7 8 】

また、図 1 6 に示すように、3 種類の画素 8 1 ~ 8 3 を各 2 個ずつ 6 個を一組とし、6 個の画素 8 1 ~ 8 3 をなす有機 E L 素子用の単位ブロック 3 9 を、各組毎に、6 個の画素 8 1 ~ 8 3 の中心となる位置に配置してもよい。

このように、一つの単位ブロックに、複数の有機 E L 素子（画素）用の半導体素子を形成することによって、一つの画素毎に一つの単位ブロックを形成した場合と比較して、有機 E L 表示体の作製にかかるコストを低減し、単位ブロックの配置ミスを低減し、配線ミスを低減することができる。

【 0 0 7 9 】

なお、以上の実施形態では、アクティブマトリックス型有機 E L 表示体につい

て説明しているが、半導体素子が形成されている単位ブロックを表示用基板に配置する本発明の方法は、アクティブマトリックス型以外の有機EL表示体にも適用される。また、有機EL表示体以外でも、図17に示すようなメモリセル等の半導体装置や、図18に示すような液晶表示体等の電気光学装置にも適用できる。さらには、電気泳動表示装置、プラズマディスプレイ等の自発光型表示体などを含む多くの電気光学装置に適用が可能である。

【0080】

図17に示すように、メモリセルでは、トランジスタ91と容量36が形成された単位ブロック39を、前述の図5および図9～12のいずれかの方法あるいはこれらを適宜組み合わせた方法で、表示用基板52の代わりに所定の基板50に配置することにより、メモリセルMを作製することができる。また、図8と同じ方法を採用すれば、単位ブロック39を基板50上に配置した後の配線工程を省略することができる。

【0081】

この場合には、予め基板50上に、容量線38、ワード線92、ビット線93と、これらの配線の単位ブロック39内の配線との接続用の端子38a, 92a, 93aを形成しておく。単位ブロック39には、表示用基板52上に配置したときにこれらの端子38a, 92a, 93aと接触する各位置に、表示用基板52上の各配線との接続用の端子94A～94Cを予め形成しておく。

【0082】

図18に示すように、液晶表示体では、スイッチングトランジスタ34と容量36と液晶素子接続用の端子96が形成された単位ブロック39を、前述の図5および図9～12のいずれかの方法あるいはこれらを適宜組み合わせた方法で、表示用基板52に配置することにより、液晶表示体Lを作製することができる。また、図8と同じ方法を採用すれば、単位ブロック39を基板50上に配置した後の配線工程を省略することができる。

【0083】

この場合には、予め表示用基板52上に、走査線33、信号線31、および容量線38と、これらの配線の単位ブロック39内の配線との接続用の端子33a



、31a、38aを形成しておく。単位ブロック39には、表示用基板52上に配置したときにこれらの端子33a、31a、38aと接触する各位置に、表示用基板52上の各配線との接続用の端子95A～95Cを予め形成しておく。

【0084】

<電子機器>

次に、上述した電気光学装置の一例としてアクティブマトリックス型有機EL表示体を具体的な電子機器に用いた例のいくつかについて説明する。

【0085】

<その1：モバイル型コンピュータ>

まず、この実施形態に係る有機EL表示体を、モバイル型のパーソナルコンピュータに適用した例について説明する。図23は、このパーソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。図において、パーソナルコンピュータ1100は、キーボード1102を備えた本体部1104と、表示ユニット1106とから構成されている。表示ユニット1106は、有機EL表示パネル100を有している。

【0086】

<その2：携帯電話>

次に、有機EL表示体を、携帯電話の表示部に適用した例について説明する。図24は、この携帯電話の構成を示す斜視図である。図において、携帯電話1200は、複数の操作ボタン1202のほか、受話口1204、送話口1206とともに、上述した有機EL表示パネル100を備えるものである。

【0087】

<その3：デジタルスチルカメラ>

さらに、有機EL表示体をファインダに用いたデジタルスチルカメラについて説明する。図25は、このデジタルスチルカメラの構成を示す斜視図であるが、外部機器との接続についても簡易的に示すものである。

【0088】

通常のカメラは、被写体の光像によってフィルムを感光するのに対し、デジタルスチルカメラ1300は、被写体の光像をCCD (Charge Coupled Device

）などの撮像素子により光電変換して撮像信号を生成するものである。ここで、デジタルスチルカメラ 1 3 0 0 におけるケース 1 3 0 2 の背面には、上述した有機 E L 表示パネル 1 0 0 が設けられ、C C D による撮像信号に基づいて、表示を行う構成となっている。このため、有機 E L 表示パネル 1 0 0 は、被写体を表示するファインダとして機能する。また、ケース 1 3 0 2 の観察側（図においては裏面側）には、光学レンズや C C D などを含んだ受光ユニット 1 3 0 4 が設けられている。

【 0 0 8 9 】

ここで、撮影者が有機 E L 表示パネル 1 0 0 に表示された被写体像を確認して、シャッターボタン 1 3 0 6 を押下すると、その時点における C C D の撮像信号が、回路基板 1 3 0 8 のメモリに転送・格納される。また、このデジタルスチルカメラ 1 3 0 0 にあっては、ケース 1 3 0 2 の側面に、ビデオ信号出力端子 1 3 1 2 と、データ通信用の入出力端子 1 3 1 4 とが設けられている。そして、図に示されるように、前者のビデオ信号出力端子 1 3 1 2 にはテレビモニタ 1 4 3 0 が、また、後者のデータ通信用の入出力端子 1 3 1 4 にはパーソナルコンピュータ 1 4 3 0 が、それぞれ必要に応じて接続される。さらに、所定の操作によって、回路基板 1 3 0 8 のメモリに格納された撮像信号が、テレビモニタ 1 4 3 0 や、パーソナルコンピュータ 1 4 4 0 に出力される構成となっている。

【 0 0 9 0 】

なお、電子機器としては、図 2 3 のパーソナルコンピュータや、図 2 4 の携帯電話、図 2 5 のデジタルスチルカメラの他にも、液晶テレビや、ビューファインダ型、モニタ直視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワークステーション、テレビ電話、P O S 端末、タッチパネルを備えた機器等などが挙げられる。そして、これらの各種電子機器の表示部として、上述した表示装置が適用可能なのは言うまでもない。

【 0 0 9 1 】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明の有機 E L 表示体の製造方法によれば、特性のば

らつきの少ないトランジスタ（単結晶半導体を活性層とするトランジスタ）が大面積の透明基板上に形成された有機EL表示体を得ることができる。

本発明の有機EL表示体の製造方法によれば、また、開口率の高いアクティブマトリックス型有機EL表示体を得ることができる。

【0092】

本発明の有機EL表示体の製造方法によれば、また、有機EL表示体の製造工程での薄膜形成材料の除去量を少なくできるため、資源の有効活用および製造コストの低減が図れる。

本発明の有機EL表示体の製造方法によれば、また、インクジェット法等の採用によって、1 m × 1 m以上の大きな有機EL表示体を容易に得ることができるようになる。

【0093】

また、本発明の半導体素子の配置方法によれば、基板に対する単位ブロックの配置を、基板の凹部に単位ブロックを配置する方法よりも確実且つ容易に行うことができる。

また、本発明の半導体素子の製造方法によれば、半導体素子を有する単位ブロックを基板の所定位置に配置する工程を有する半導体装置を容易に得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施形態に相当する有機EL表示体の製造方法で作製された、アクティブマトリックス型有機EL表示体の一部を示す平面図である。

【図2】 図1のA-A線断面図である。

【図3】 図1のB-B線断面図である。

【図4】 本発明の一実施形態に相当する有機EL表示体の製造方法であって、単位ブロックの作製方法を説明する図である。

【図5】 本発明の一実施形態に相当する有機EL表示体の製造方法であって、単位ブロックの配置方法を説明する図である。

【図6】 図1のC-C線断面図である。

【図7】 インクジェット法を説明するための図である。

【図 8】 本発明の一実施形態に相当する有機 E L 表示体の製造方法であって、単位ブロックを表示用基板上に配置した後の配線工程が省略可能な方法を説明する図である。

【図 9】 本発明の一実施形態に相当する有機 E L 表示体の製造方法であって、単位ブロックの配置方法を説明する図である。

【図 1 0】 本発明の一実施形態に相当する有機 E L 表示体の製造方法であって、単位ブロックの配置方法を説明する図である。

【図 1 1】 本発明の一実施形態に相当する有機 E L 表示体の製造方法であって、単位ブロックの配置方法を説明する図である。

【図 1 2】 本発明の一実施形態に相当する有機 E L 表示体の製造方法であって、単位ブロックの配置方法を説明する図である。

【図 1 3】 4 個の画素毎に一つの単位ブロックが配置されているアクティブマトリックス型有機 E L 表示体の一部を示す平面図である。

【図 1 4】 3 個の画素毎に一つの単位ブロックが配置されているアクティブマトリックス型有機 E L 表示体の一部を示す平面図である。

【図 1 5】 カラー表示体の場合の画素と単位ブロックとの配置の一例を示す図である。

【図 1 6】 カラー表示体の場合の画素と単位ブロックとの配置の一例を示す図である。

【図 1 7】 本発明の一実施形態に相当する半導体素子の配置方法をメモリセルに適用した場合の例を示す図である。

【図 1 8】 本発明の一実施形態に相当する半導体素子の配置方法を液晶表示体に適用した場合の例を示す図である。

【図 1 9】 従来のアクティブマトリックス型有機 E L 表示体の一例を示す部分平面図である。

【図 2 0】 従来のアクティブマトリックス型有機 E L 表示体の製造方法において、低温多結晶シリコン薄膜を活性層とする薄膜トランジスタの形成方法を説明する図である。

【図 2 1】 従来のアクティブマトリックス型有機 E L 表示体の製造方法に

において、有機 E L 素子の形成方法を説明する図である。

【図 2 2】 単位ブロックに対する端子の配置方法の例を示す図である。

【図 2 3】 本発明の電子機器の一例たるパーソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。

【図 2 4】 同電子機器の一例たる携帯電話の構成を示す斜視図である。

【図 2 5】 同電子機器の一例たるデジタルスチルカメラの背面側の構成を示す斜視図である。

【符号の説明】

- 1 ゲート電極
- 2 ゲート酸化膜
- 3 ソース・ドレイン領域
- 4 導電層
- 5 絶縁層
- 6 電極
- 1 1 ガラス基板
- 1 2 多結晶シリコン膜
- 1 3 ゲート絶縁膜
- 1 4 ゲート電極
- 1 5 ソース・ドレイン領域
- 1 6 第 1 層間絶縁膜
- 1 7 ソース・ドレイン電極
- 1 8 第 2 層間絶縁膜
- 1 9 I T O 電極（画素用電極）
- 2 0 絶縁膜
- 2 0 a 画素領域の穴
- 2 1 密着層
- 2 2 層間層
- 2 3 正孔注入層
- 2 4 発光層

- 2 5 陰極
- 2 6 封止剤
- 3 1 信号線
 - 3 1 a 信号線の端子
- 3 2 電源線
 - 3 2 a 電源線の端子
- 3 3 走査線
 - 3 3 a 走査線の端子
- 3 4 スイッチングトランジスタ
- 3 5 有機 E L 素子からなる画素
- 3 6 容量
- 3 7 ドライビングトランジスタ
- 3 8 容量線
 - 3 8 a 容量線の端子
- 3 9 単位ブロック
 - 3 9 A 電源線との接続用の端子
 - 3 9 B 容量線との接続用の端子
 - 3 9 C 走査線との接続用の端子
 - 3 9 D 信号線との接続用の端子
- 4 1 シリコンウエハ (単結晶半導体基板)
 - 4 1 a 単結晶シリコン基板
- 5 0 基板
 - 5 1 半導体基板を分割する線
 - 5 2 ガラス基板 (表示用基板)
 - 5 3 液体
 - 5 4 窪み (凹部)
 - 5 7 絶縁膜
 - 5 8 両トランジスタを接続する配線
 - 5 9 電極

6 1 インクジェット装置のヘッド部

6 2 インク

6 3 枠体

6 4 インク充填領域

7 2 a 信号線用の端子

7 2 b 走査線用の端子

7 2 c 容量線用の端子

7 2 d 電源線用の端子

7 2 e 画素用電極用の端子

8 1 画素 (赤)

8 2 画素 (緑)

8 3 画素 (青)

9 2 ワード線

9 2 a ワード線の端子

9 3 ビット線

9 3 a ビット線の端子

9 4 A 容量線との接続用端子

9 4 B ワード線との接続用端子

9 4 C ビット線との接続用端子

9 5 A 容量線との接続用端子

9 5 B 走査線との接続用端子

9 5 C 信号線との接続用端子

9 6 液晶素子接続用の端子

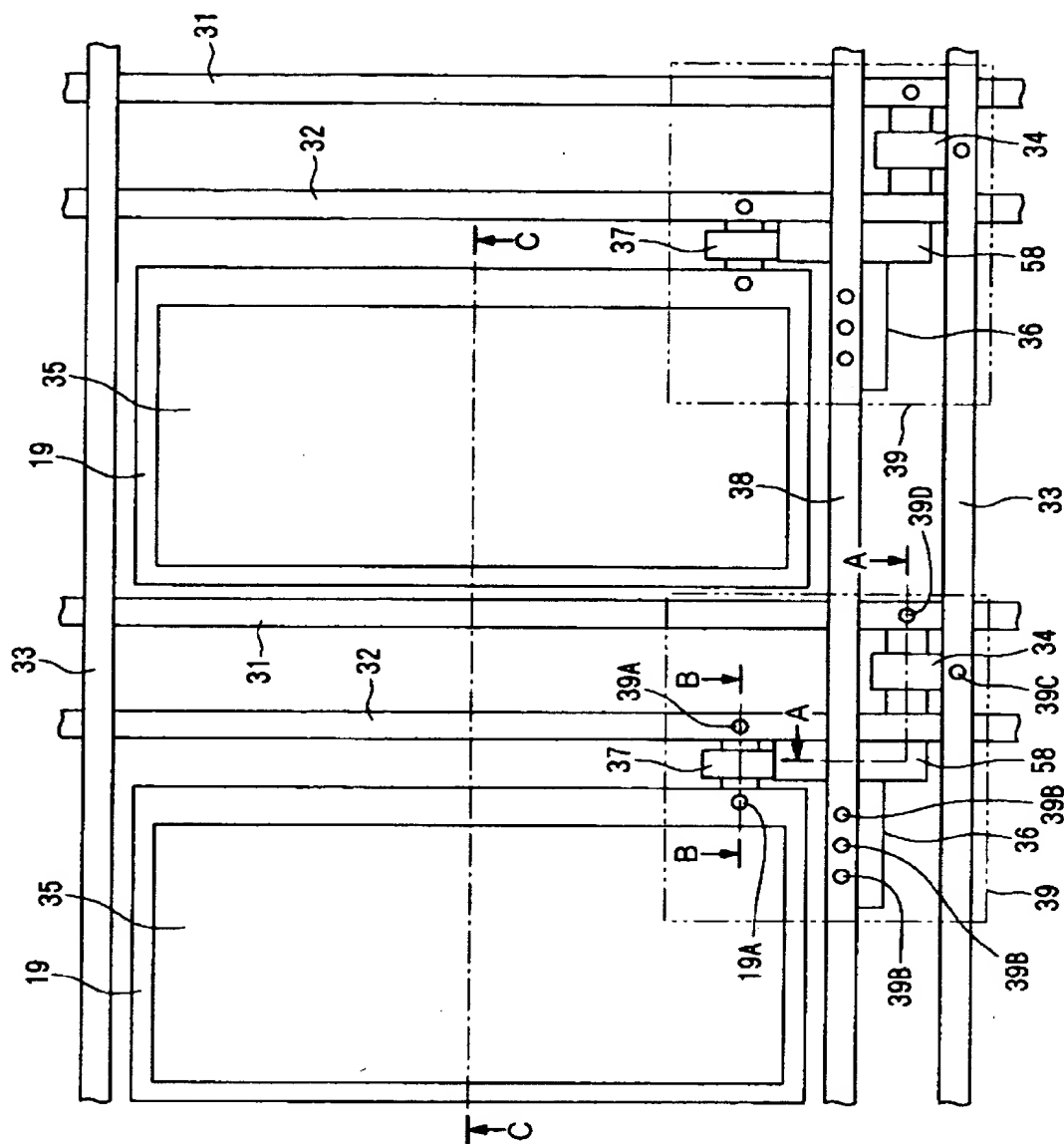
R 1 ローラー

R 2 ローラー

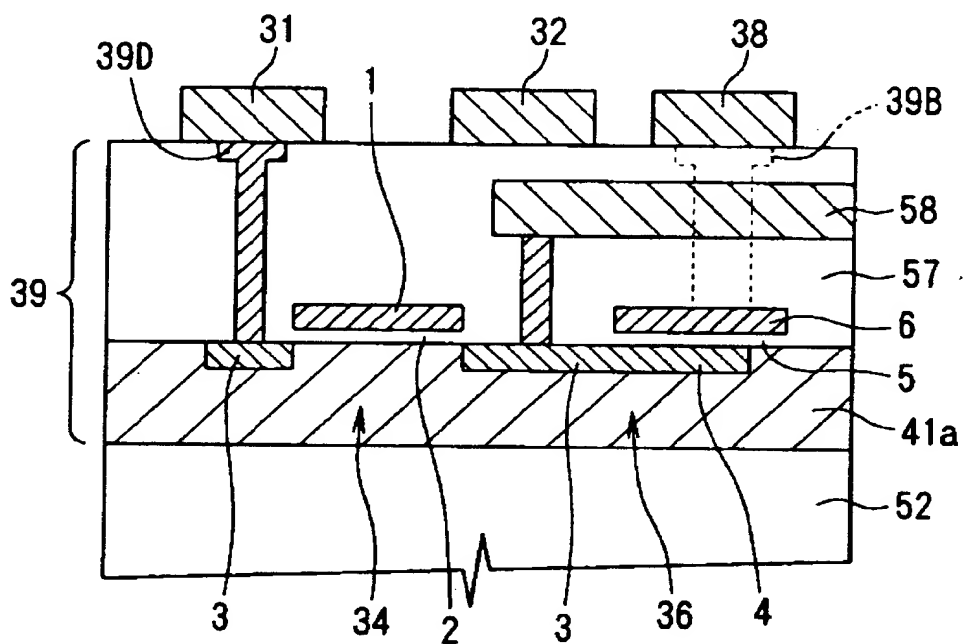
T 端子

【書類名】 図面

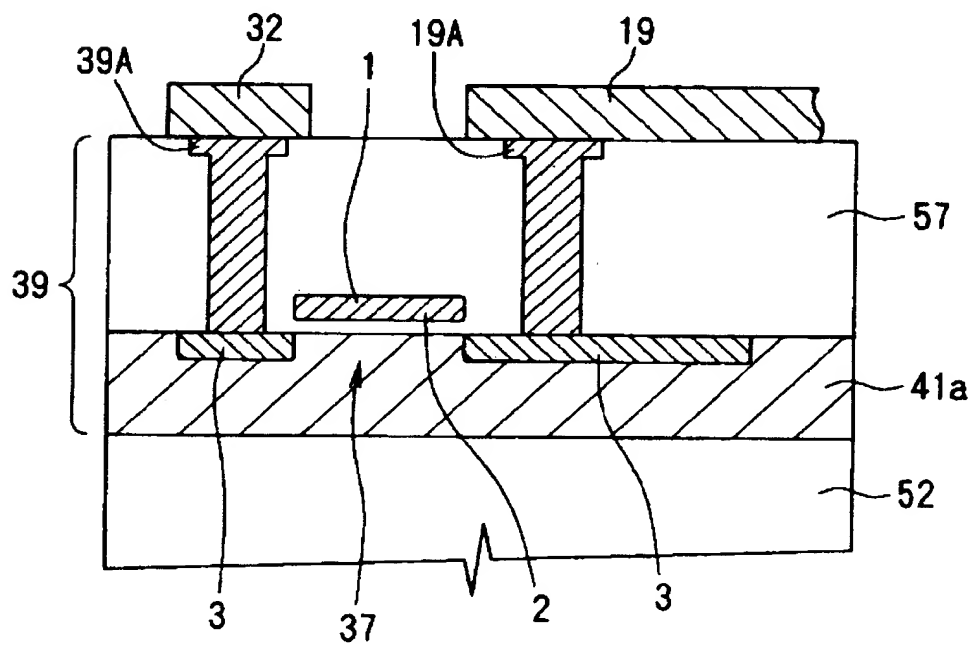
【図1】



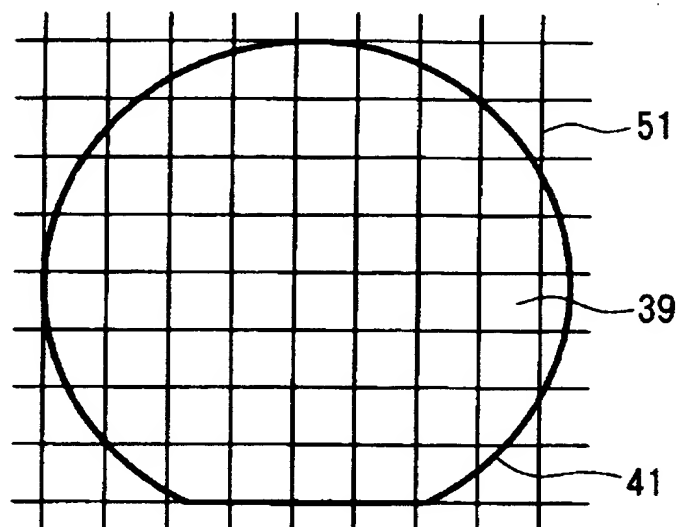
【図 2】



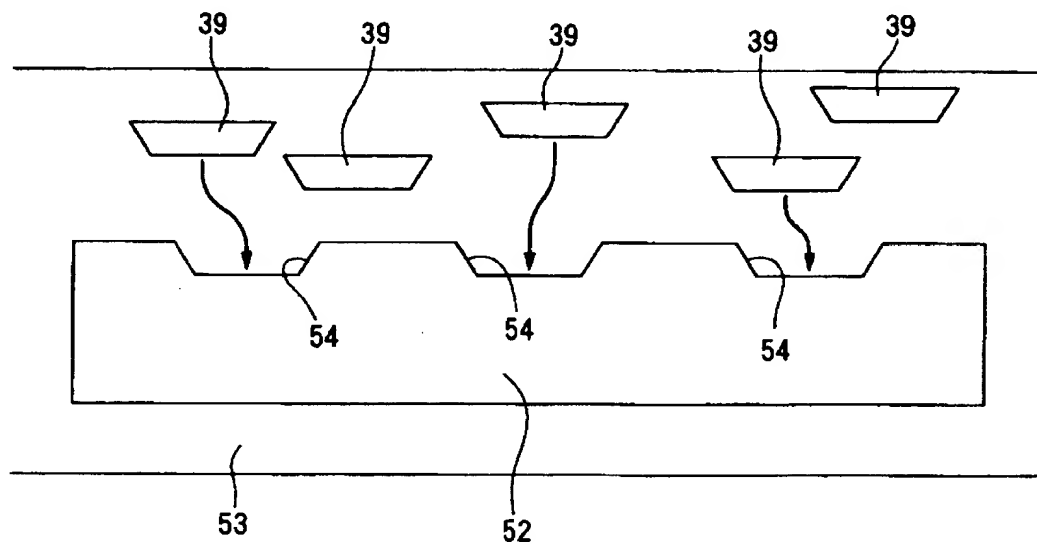
【図 3】



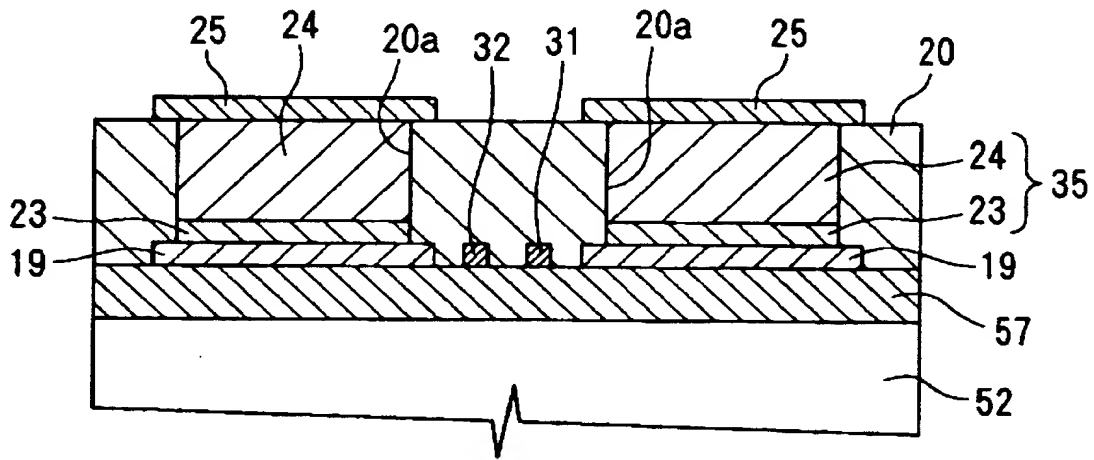
【図 4】



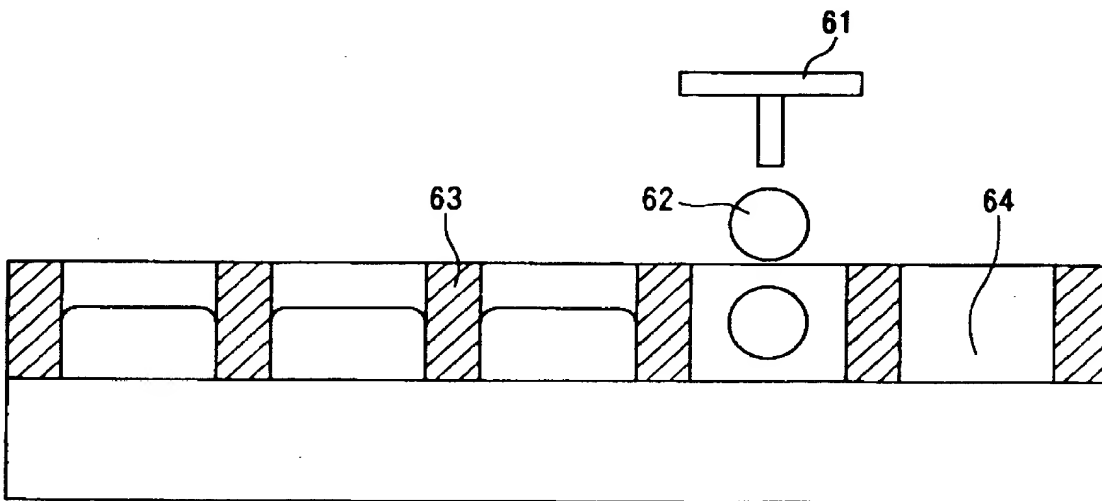
【図 5】



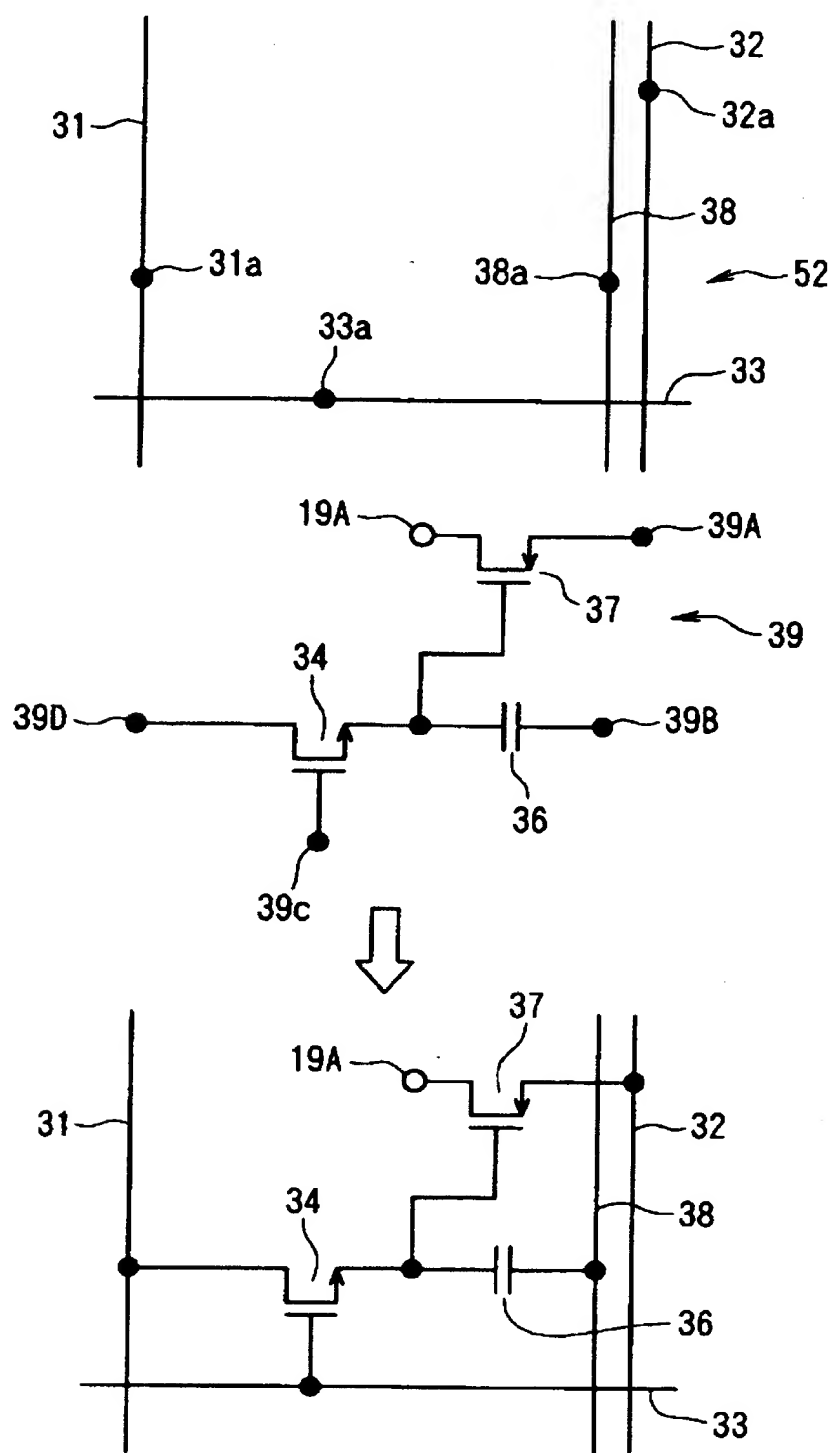
【図 6】



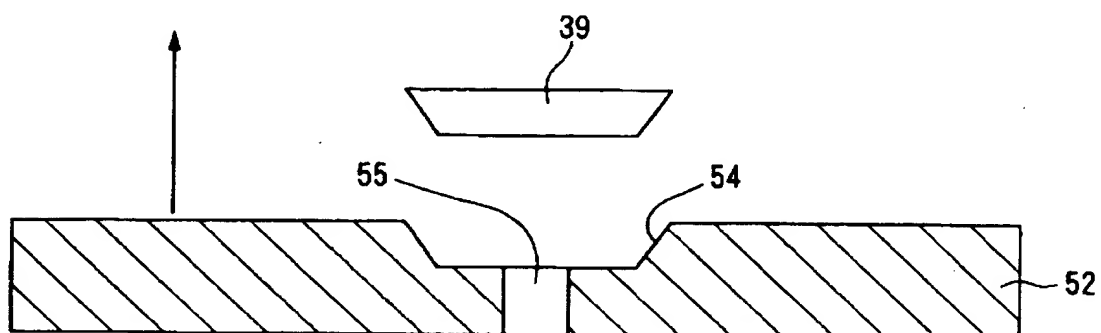
【図 7】



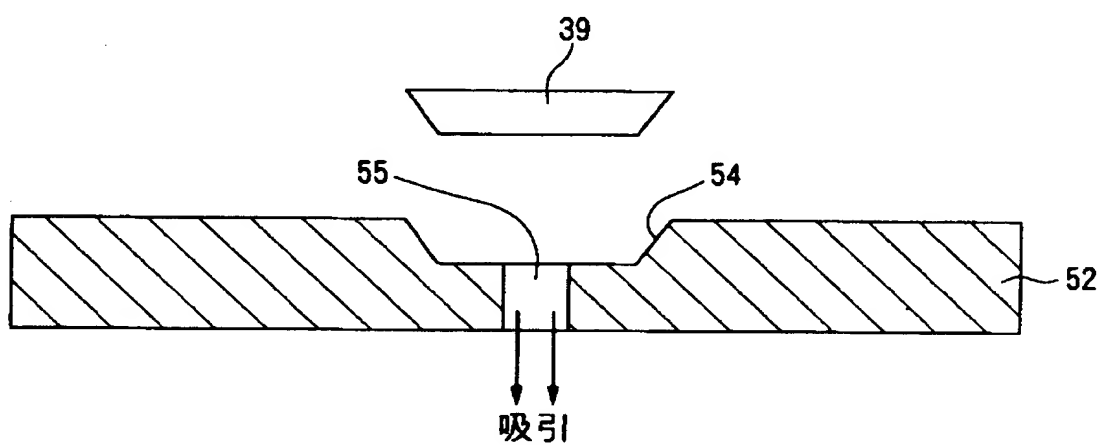
【図 8】



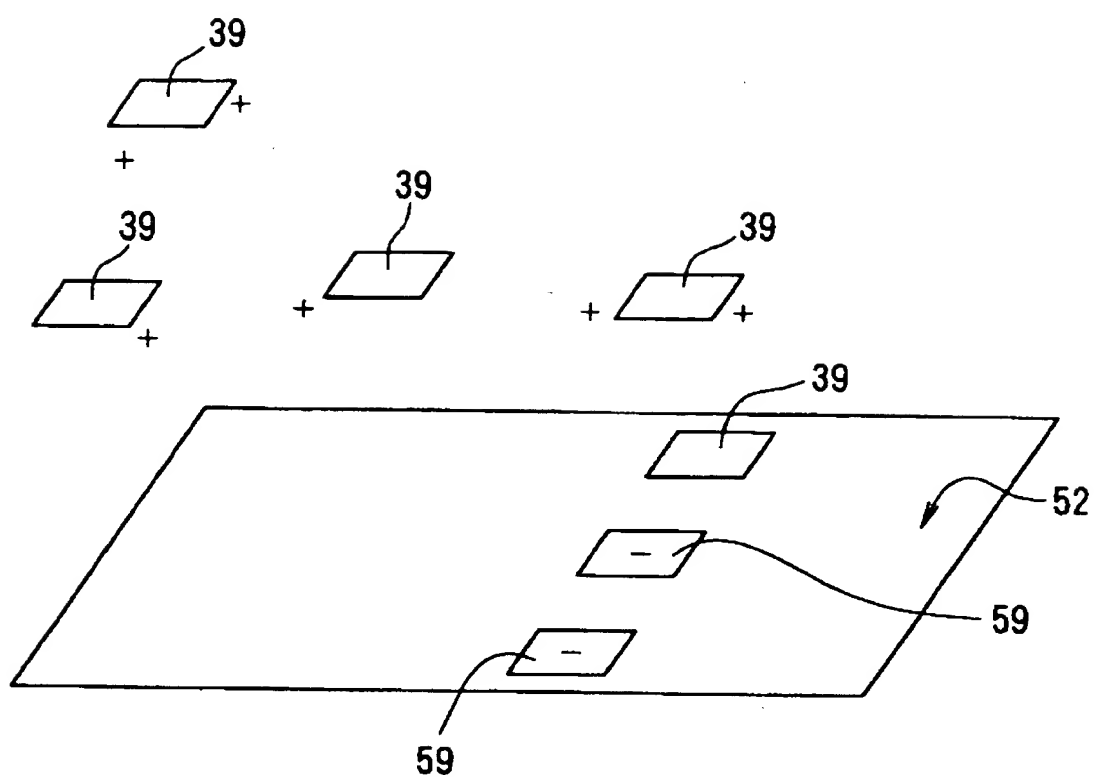
【図 9】



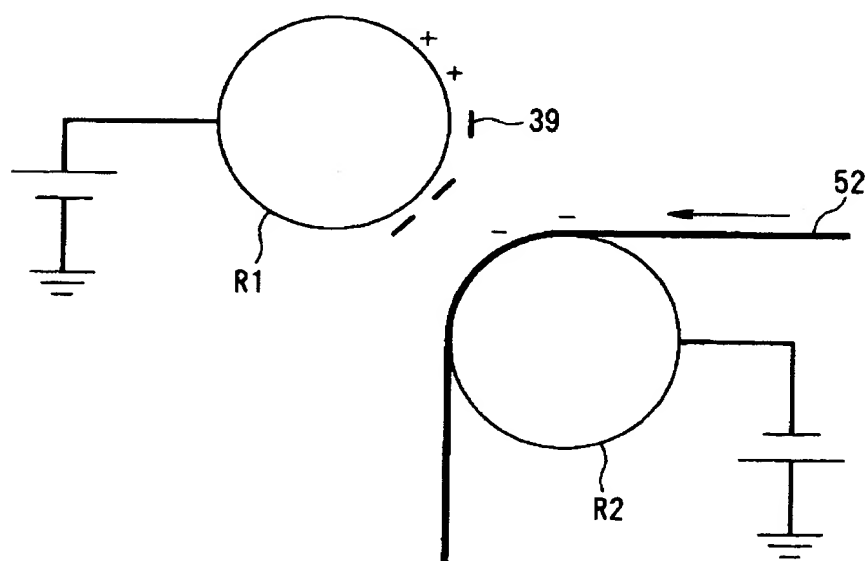
【図 10】



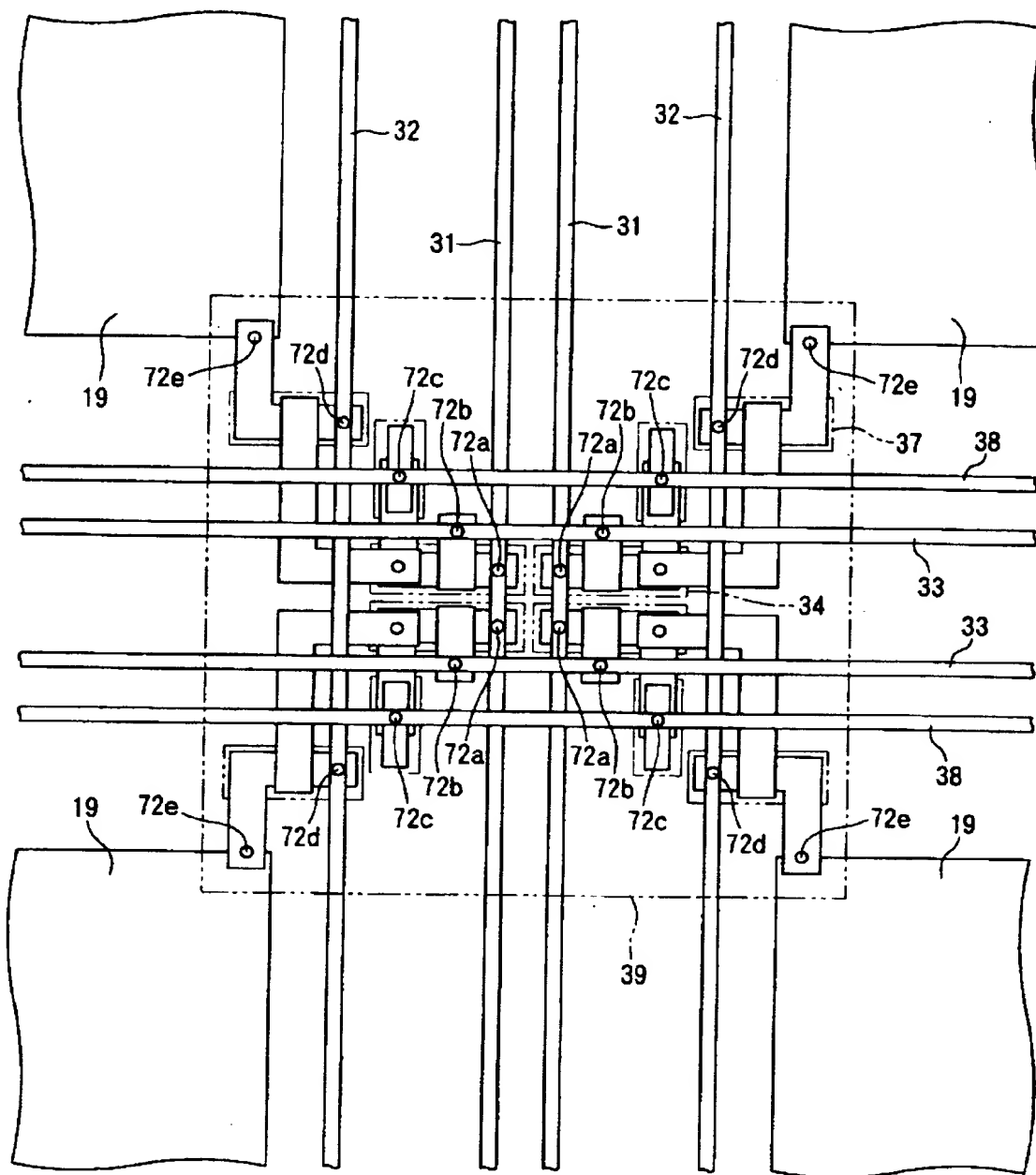
【図 1 1】



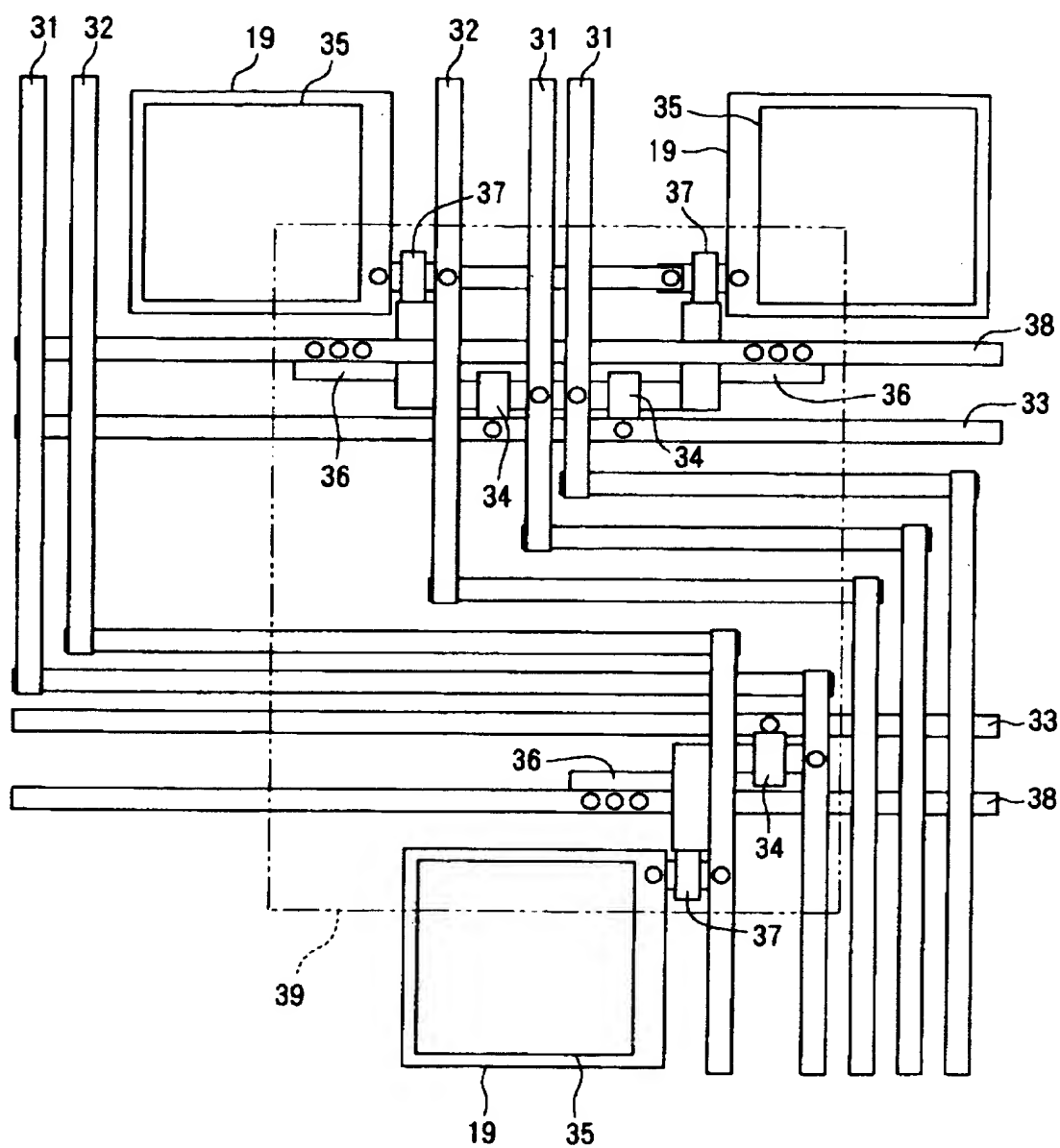
【図 1 2】



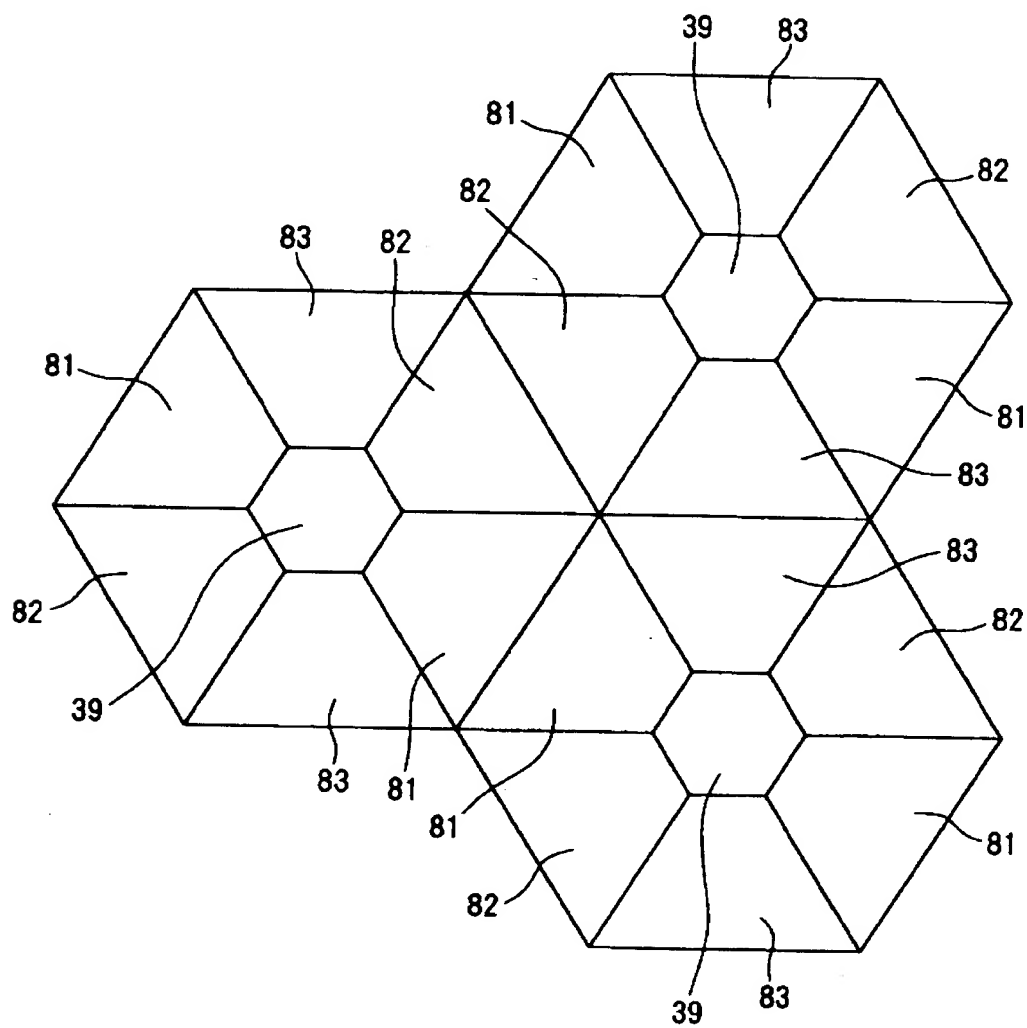
【図 13】



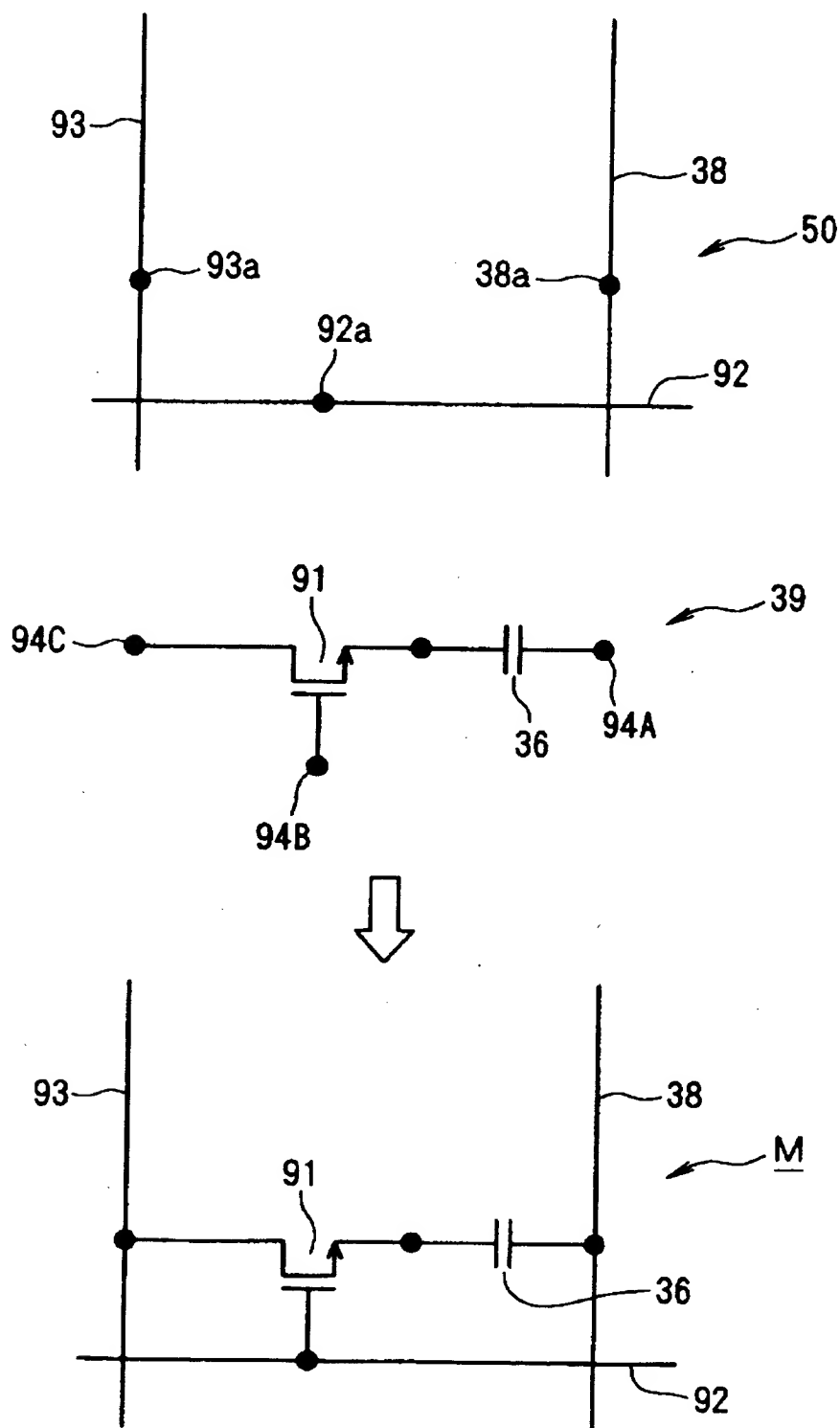
【図 14】



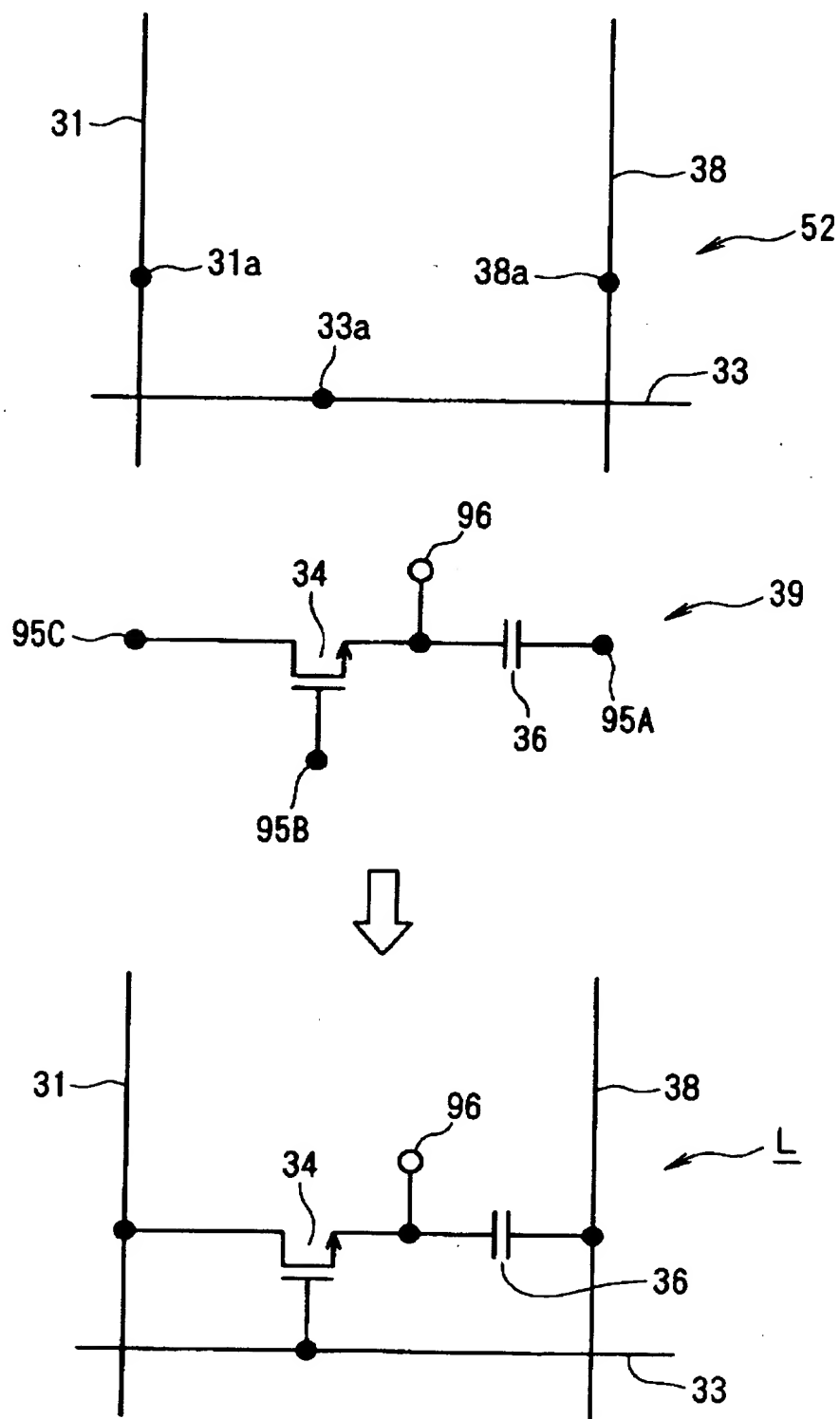
【図 16】



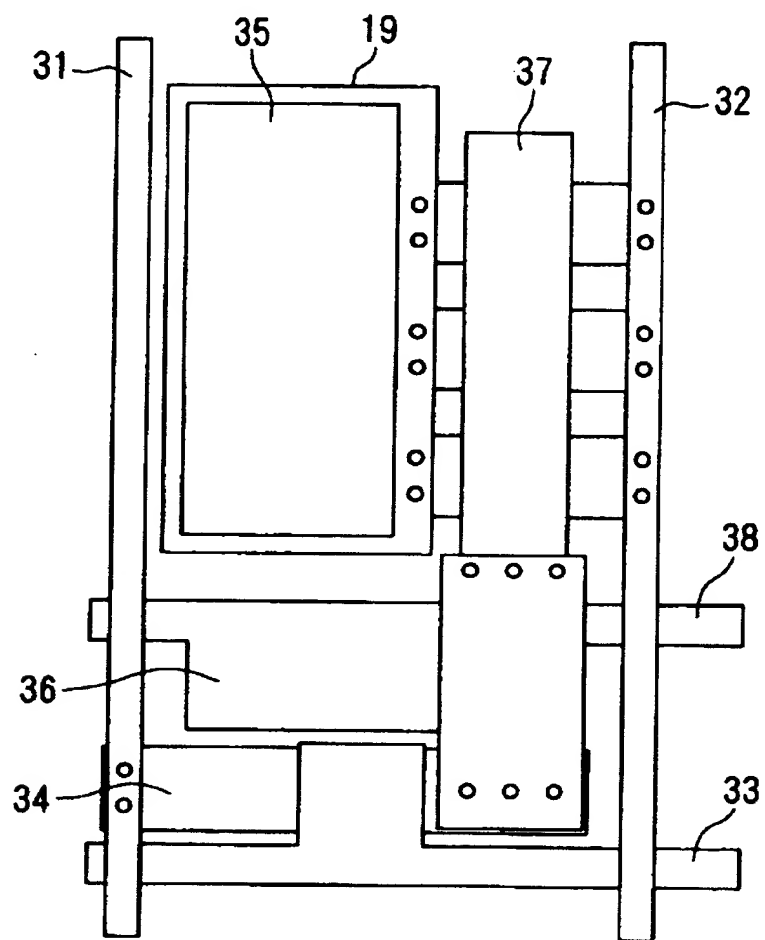
【図 17】



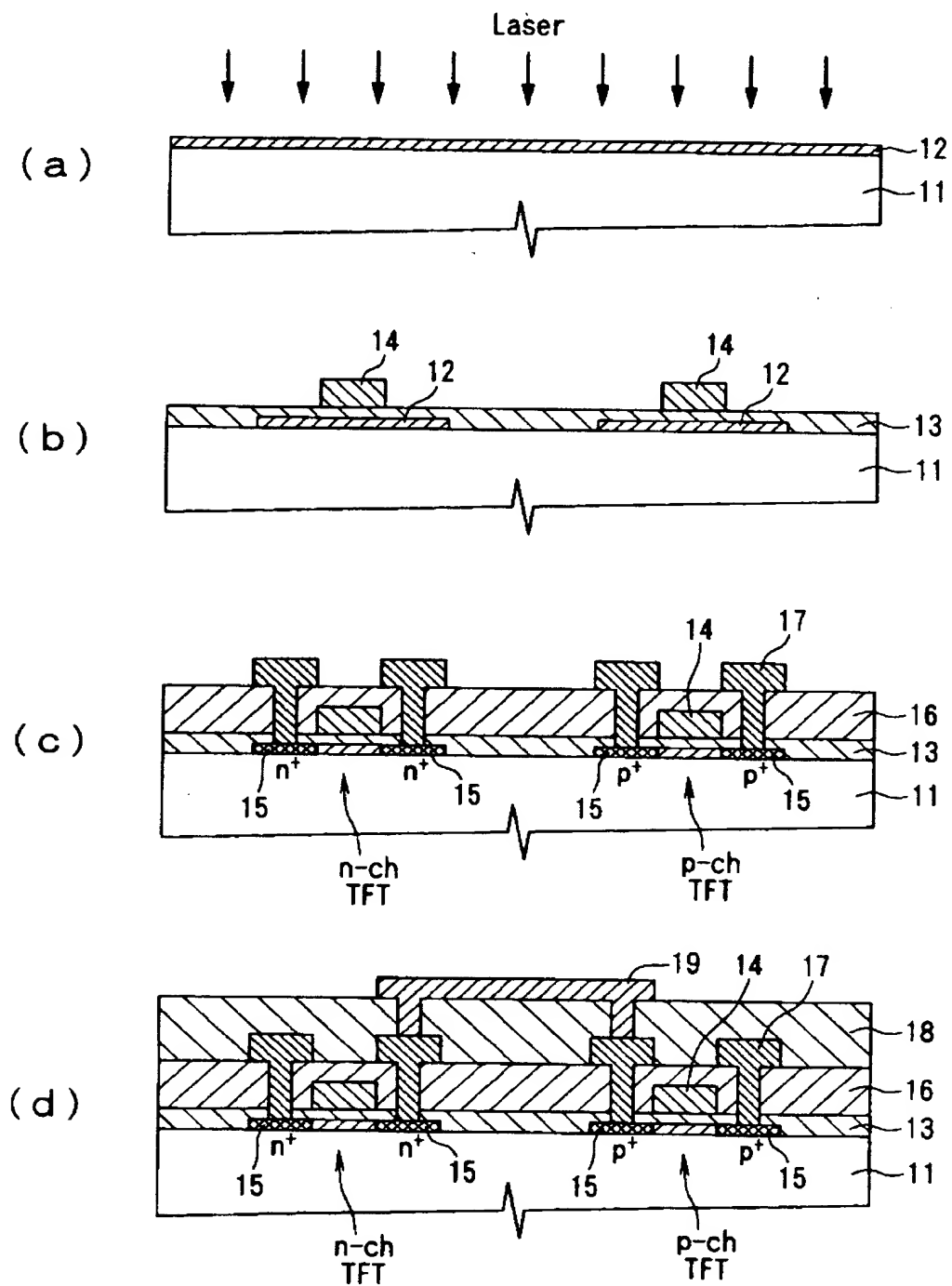
【図 18】



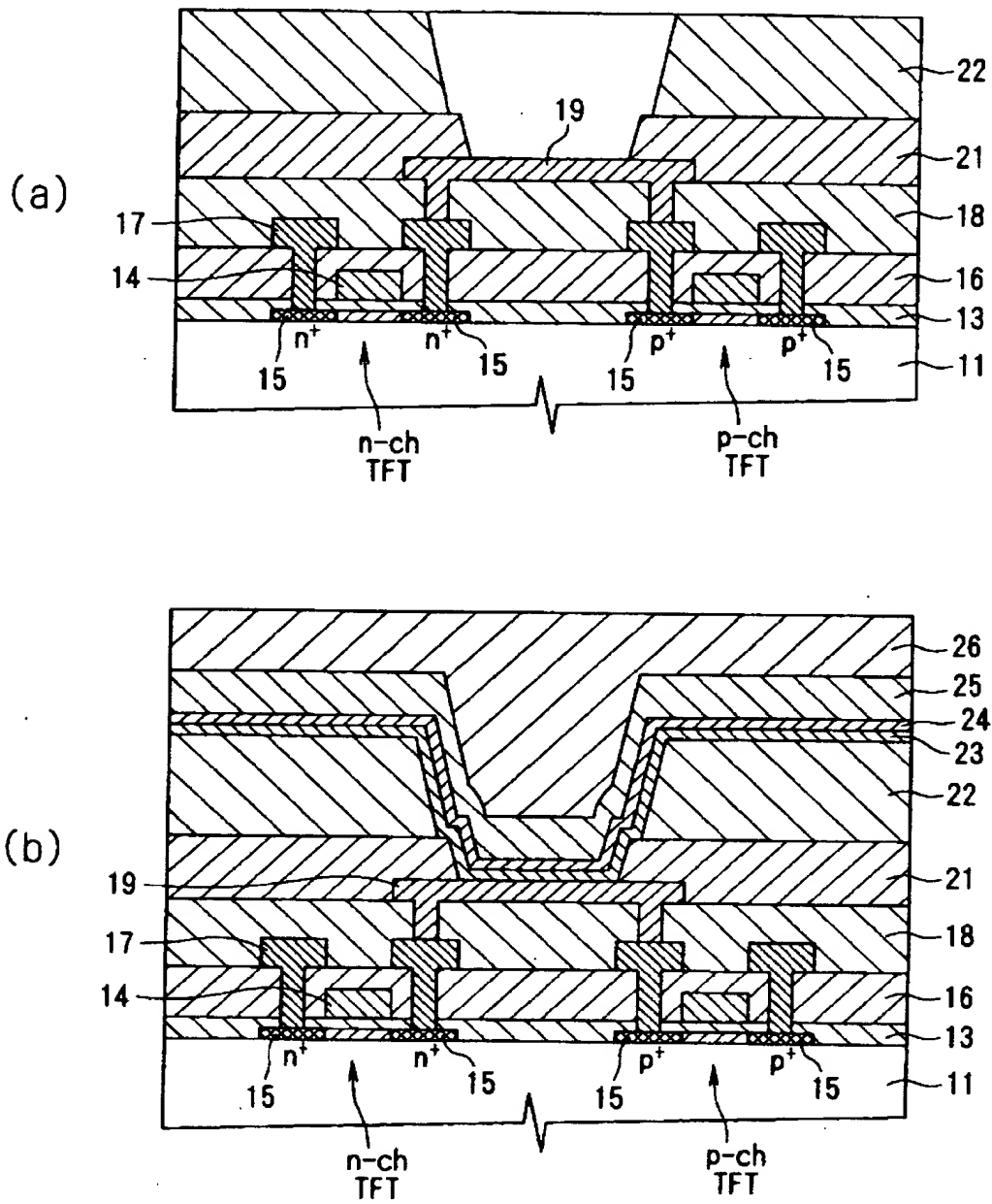
【図 19】



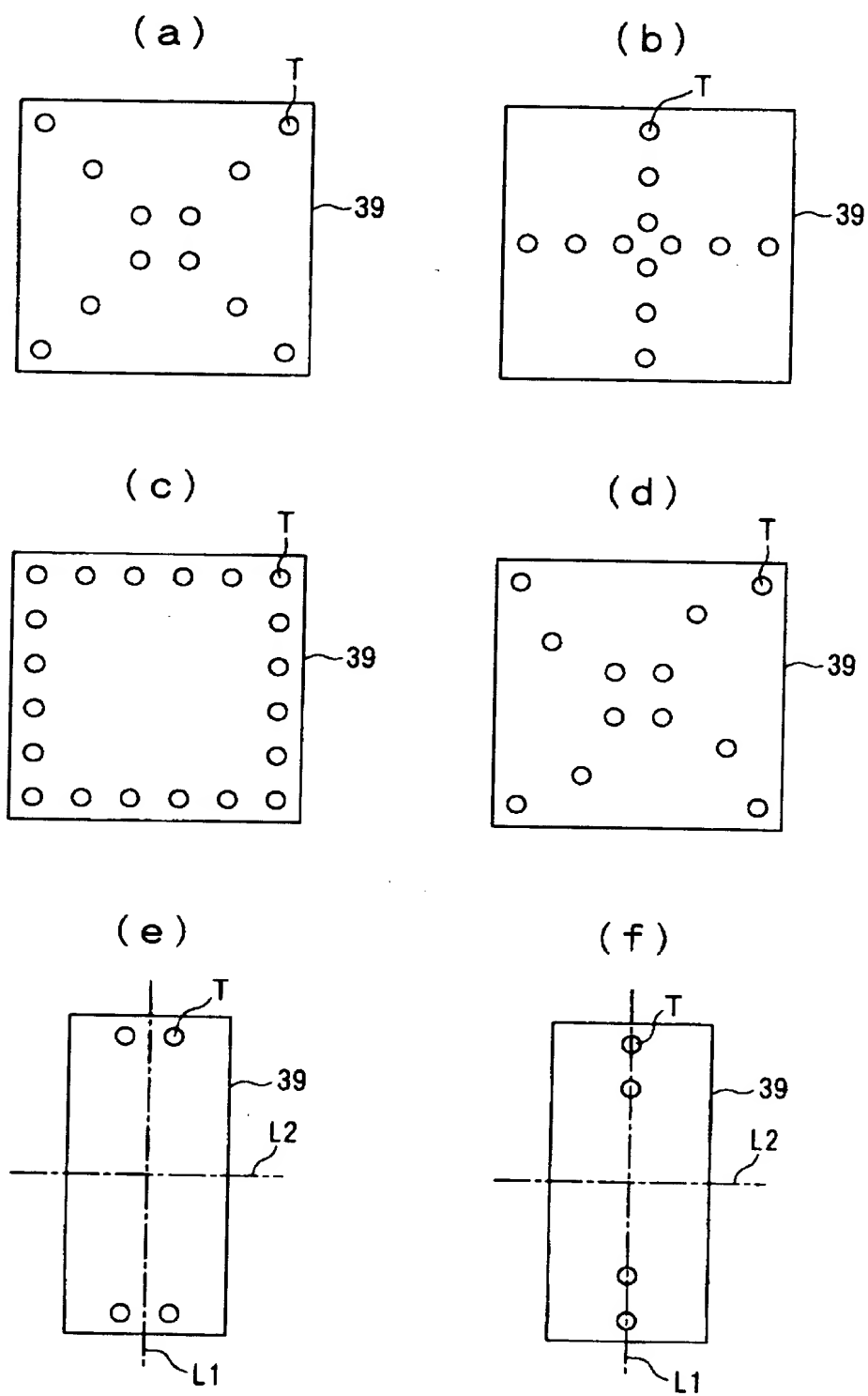
【図 20】



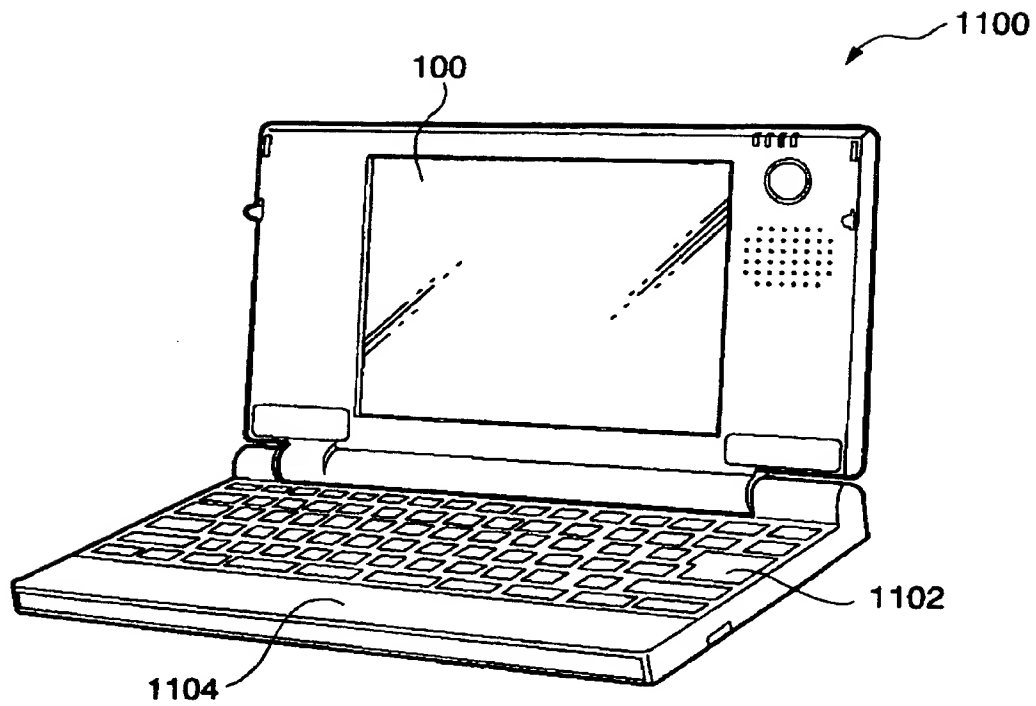
【図 21】



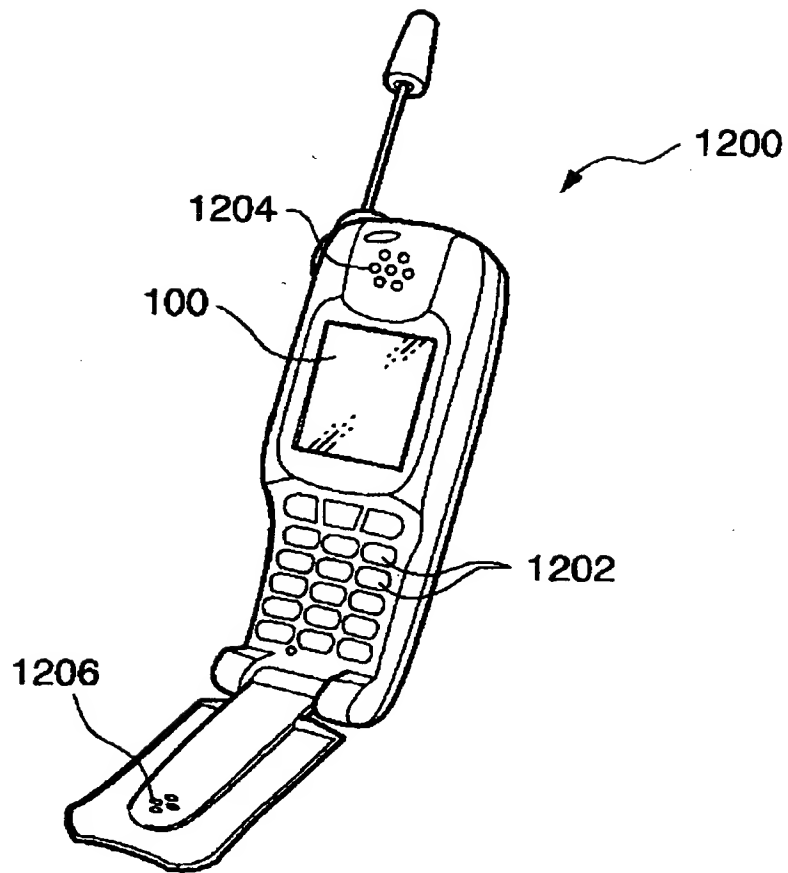
【図 22】



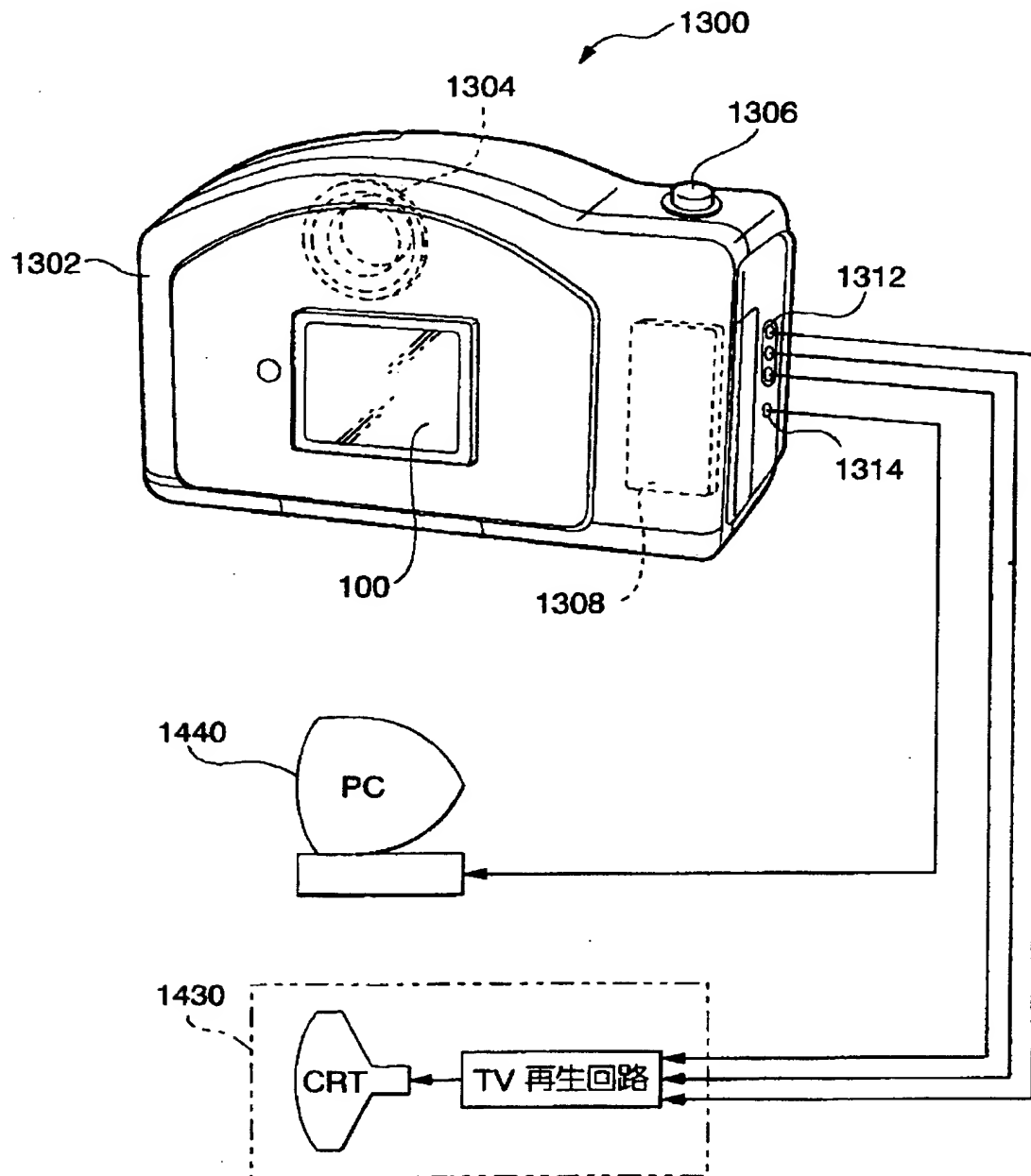
【図 23】



【図 24】



【図 2 5】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 特性のばらつきの少ないトランジスタ（単結晶半導体を活性層とするトランジスタ）を用いたアクティブマトリックス型有機 E L 表示体を大面積の透明基板上に安価で作製する。

【解決手段】 微細構造の単位をシリコンウエハ上に多数個並列に形成する。この単位は、有機 E L 素子（画素）35 の駆動素子（スイッチングトランジスタ 34、ドライビングトランジスタ 37、容量 36）を含む。このシリコンウエハを分割して単位ブロック 39 を作製する。この単位ブロック 39 をガラス基板（表示用基板）52 の所定位置に配置する。各画素 35 用の駆動素子を、信号線 31、電源線 32、走査線 33、容量線 38 で接続する。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000002369]

1. 変更年月日 1990年 8月20日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

氏 名 セイコーエプソン株式会社

BEST AVAILABLE COPY